# เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

# 2.1 พอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท (Polymer – Clay Nanocomposites)

พอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท คือ พอลิเมอร์ผสมหรือคอมปาวค์ที่มีองค์ ประกอบของอนุภาคขนาดเล็กมากในระดับนาโน (ขนาด 10° m) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าสารตัวเติม (fillers) ทั่วไปในพอลิเมอร์หลายร้อยเท่าถึงหลายหมื่นเท่า โดยใช้อนุภาคดินเหนียวที่มีโครงสร้าง ขนาดเล็กมากเป็นสารตัวเติม ตัวอย่างดินเหนียวกลุ่มต่างๆในธรรมชาติ (ภาคผนวก ก) เช่น เนสโซซิ ลิเกต (nesosilicates) โซโรซิลิเกต (sorosilicates) ไซโคลซิลิเกต (cyclosilicates) อิโนซิลิเกต (inosilicates) ฟิลโลซิลิเกต (phyllosilicates) และเทคโทซิลิเกต (tectosilicates) เป็นด้น (http://www.mindat.org) แต่ดินเหนียวที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับการปรับปรุงสมบัติ ของพอลิเมอร์ คือ ดินเหนียวกลุ่มฟิลโลซิลิเกต สามารถแบ่งชนิดของดินเหนียวในกลุ่มนี้ได้อีก หลายชนิดตามลักษณะการจัดเรียงตัวตามโครงสร้างทางเคมี เช่น เกาลินไนท์ (kaolinite) มอนท์ โมริลโลไนท์ (montmorillonite, MMT) ซาโพไนท์ (saponite) และอิลไลท์ (illite) เป็นด้น (Ray *et al.,* 2003; ไพบูลย์, 2546)

ดินเหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับการปรับปรุง สมบัติของพอลิเมอร์ โครงสร้างเป็นแผ่นบางเรียงตัวเป็นชั้นๆซ้อนทับกัน ความกว้างหรือความยาว ของแผ่นโครงสร้างมีขนาดประมาณ 1 µm และหนาประมาณ 1 nm ทำให้อนุภาคดินเหนียวชนิดนี้มี ก่าอัตราส่วนขนาด (aspect ratio) ซึ่งคำนวณค่าได้จากความยาวของวัตถุที่ขยายยาวขึ้นต่อหน่วยพื้น ที่มีค่าสูง การมีค่าอัตราส่วนขนาดสูงเป็นค่าที่บ่งชี้ถึงพื้นที่ผิวสัมผัสและประสิทธิภาพของการผสม เพื่อเสริมแรงให้กับพอลิเมอร์หรือเพิ่มสมบัติเชิงกลให้มากขึ้น โครงสร้างของดินเหนียวชนิดนี้ สามารถขยายระยะห่างระหว่างชั้น (d - spacing) ได้แบบไม่จำกัดและบริเวณผิวหน้าของชั้นดิน เหนียวแสดงประจุลบเกิดขึ้น ทำให้สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนกับแคทไอออนของสารอื่น ได้ โครงสร้างระดับนาโนของชั้นดินเหนียวจะนำไปสู่การปรับปรุงสมบัติ หรือสร้างพอลิเมอร์ ชนิดใหม่ที่มีความโดดเด่นด้านกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติการทนความร้อน ความคงรูป สมบัติ การหน่วงไฟ สมบัติกวามโปร่งแสง และการสกัดกั้นก๊าซต่างๆได้ดียิ่งขึ้น (Alexandre *et al.*, 2001; กลุ่มวิสวกรรมพลาสติกเอ็มเทค, 2547)

#### 2.2 พอลิซัลโฟน (Polysulfone, PSF)

### 2.2.1 โครงสร้างทางเคมี (Smith, 2547)

พอลิซัลโฟนเกิดจากการพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น (condensation polymerrizations) ระหว่างบิสฟีนอล – เอ (bisphenol - A) และไดคลอโรไดฟีนิลซัลโฟน (dichloro di phenylsulfone) ปฏิกิริยาการสังเคราะห์และโครงสร้างทางเคมีของพอลิซัลโฟนแสดงในรูปที่ 2.1





#### 2.2.2 สมบัติของพอลิซัลโฟน

#### 2.2.2.1 สมบัติทางกายภาพ

พอลิซัลโฟนในทางการค้ามีอยู่ด้วยกันหลายชนิด สามารถแบ่งชนิดได้ตามน้ำหนัก โมเลกุล ตัวอย่างพอลิซัลโฟนชนิดต่างๆ เช่น Udel<sup>®</sup> P-1700 Udel<sup>®</sup> P-1800 และ Udel<sup>®</sup> P-3500 เป็นต้น ในงานวิจัยนี้เลือกใช้พอลิซัลโฟนชนิด Udel<sup>®</sup> P-1700 โดยโครงสร้างของพอลิซัลโฟน ประกอบด้วยวงแหวนเบนซีนหลายวงส่งผลให้โครงสร้างมีความเกะกะสูง เมื่อมีการจัดเรียงสาย โมเลกุลจึงไม่สามารถพับทบให้เป็นระเบียบได้ โครงสร้างเป็นแบบอสัณฐาน (amorphous polymer) ไม่มีความเป็นผลึกภายในโครงสร้าง เมื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ทำให้มีลักษณะใสและมีความเหนียวสูง ทนทานต่อแรงกระทำได้ดี มีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงรูปทรงสูง และคงทนต่อสภาวะแวด ล้อม สมบัติทางกายภาพของพอลิซัลโฟนแสดงในตารางที่ 2.1

สมบัติทางกายภาพ	มาตรฐาน การทคสอบ	หน่วย SI	ผลการทคสอบ
Density	<b>ASTM</b> D 792	g/cm <sup>3</sup>	1.24
Water Absorption, 24 h @ 23°C	ASTM D 570	%	0.3
Melt Flow Index (343°C, 2.16 kg)	ASTM D 1238	g/10 min	5.0 - 9.0
Molecular Number Average, 10 <sup>3</sup>	GPC		18.6
Molecular Weight Average, 10 <sup>3</sup>	GPC		66
Polydispersity			3.5

ตารางที่ 2.1 สมบัติทางกายภาพของพอลิซัลโฟนชนิด Udel <sup>®</sup> P-1700

ที่มา : Udel<sup>®</sup> polysulfone Design Guide

# 2.2.2.2 สมบัติความด้ำนทานสารเคมี

พอลิซัลโฟนจัดเป็นพอลิเมอร์ที่มีความด้านทานสารเคมีสูง เสถียรในช่วง pH กว้าง ดั้งแต่ 2 - 13 ทนทานต่อสารเคมี สารละลายกรด สารละลายเกลือ สารประกอบอัลคาไล สารละลาย กลอรีน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ และโอโซน เป็นด้น เสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน และเสถียรต่อปฏิกิริยาไฮโครลิซีสในสารละลายกรดและเบส เนื่องจากโครงสร้างของพอลิซัลโฟน มีพันธะออกซิเจนระหว่างวงแหวนเบนซีนจึงทำให้เสถียรต่อการเกิดปฏิกิริยาไฮโครลิซีส ข้อด้อย ของพอลิซัลโฟน คือ ไม่ทนต่อตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น อะโรมาติกไฮโครการ์บอน และตัวทำละลาย กลุ่มไคโพลาร์อะโพรติก ดังนั้นตัวทำละลายดังกล่าวเหมาะสมสำหรับกระบวนการเตรียมพอลิซัล โฟน - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเทคนิกสารละลาย สมบัติความด้านทานสารเคมีของพอลิซัล โฟนแสดงในตารางที่ 2.2

ประเภทตัวทำละลาย	ตัวอย่างตัวทำละลาย	ผลการทดสอบ
Aliphatic hydrocarbons	n-butane, iso-octane	E
Aromatic hydrocarbons	benzene, toluene	А
Alcohols	ethanol, isopropanol	E
Ketones	acetone, methyl ethyl ketone	А
Esters	ethyl acetate	А
Chlorinated hydrocarbons	1.1.1 trichloroethane, chloroform	А
Non - oxidizing acids	sulfuric acid (20%), acetic acid (20%)	Е
Bases	sodium hydroxide, potassium hydroxide	E

ตารางที่ 2.2 ความต้านทานสารเคมีของพอลิซัลโฟนชนิด Udel  ${}^{
m B}$  P-1700

หมายเหตุ : E คือ ต้านทานสารเคมีได้

A คือ ไม่ต้านทานสารเคมี

# 2.2.2.3 สมบัติด้ำนการละลาย

พอลิซัลโฟนโดยโครงสร้างทางเคมีจัดเป็นโมเลกุลมีขั้ว ดังนั้นตัวทำละลายที่ใช้ใน การละลายพอลิซัลโฟนต้องเป็นตัวทำละลายที่มีขั้วเช่นกัน และค่าการละลายต้องมีค่าใกล้เคียงกัน จึงจะทำให้การละลายเกิดขึ้นได้สมบูรณ์ ตัวทำละลายที่เหมาะสมกับพอลิซัลโฟน คือ ตัวทำละลายที่ มีขั้วสูงพวกไดโพลาร์อะโพรติก เช่น ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (dimethyl formamide, DMF) ไดเมทิลอะ ซีตาไมด์ (dimethyl acetamide, DMAc) และเมทิลไพรโรลิโดน (n-methyl pyrrolidone, NMP) เป็นต้น ค่าความสามารถในการละลายของพอลิซัลโฟนและตัวทำละลายชนิดต่างๆแสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ค่าความสามารถในการละลายของพอลิซัลโฟนและตัวทำละลายชนิคต่างๆ

Solvent	Solubility parameters at 25°C, (J/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup>			
-	$\delta_{_d}$	$\delta_{p}$	$\delta_{h}$	$\delta_{t}$
PSF	21.3	5.8	4.3	22.5

(Hansen Solubility Parameters of Representative Liquids at 25 °C)

DMF	17.4	13.7	11.3	24.8
DMAc	16.8	11.5	10.2	22.7
NMP	18.0	12.3	7.2	23.0
Water	15.5	16.0	42.4	47.9
ตารางที่ 2.3 (ต่อ)				

Solvent	Solubility parameters at 25°C, (J/cm <sup>3</sup> ) <sup>1/2</sup>			
	$\delta_{_d}$	$\delta_{p}$	$\delta_{_{\rm h}}$	$\delta_{t}$
Acetone	15.5	10.4	7.0	20.1
Chloroform	11.0	13.7	6.3	18.7
Ethanol	15.8	8.8	19.4	26.6
Methanol	15.1	12.3	22.3	29.7
Toluene	18.0	1.4	2.0	18.2

 $\dot{\mathfrak{s}}_{d}$  = solubility parameter of nonpolar interaction,  $\delta_{p}$  = solubility parameter of polar interaction,

 $\delta_{h}$  = solubility parameter of hydrogen bonding,  $\delta_{t}$  = total solubility parameter ( $\delta_{t} = \delta_{d}^{2} + \delta_{p}^{2} + \delta_{h}^{2}$ )  $\vec{\eta}$  in : www.taminco.com

#### 2.2.2.4 สมบัติเชิงกล

โครงสร้างของพอลิซัลโฟนประกอบด้วยวงแหวนเบนซีนจำนวนสี่วงแหวน ส่งผล ให้โมเลกุลหมุนได้ยากและมีแรงดึงดูคระหว่างโมเลกุลสูง แข็งแรงและไม่โค้งงอได้ง่าย ส่วน ออกซิเจนอะตอมที่อยู่ระหว่างวงแหวนเบนซีนที่ตำแหน่งพารา ส่งผลให้โมเลกุลอ่อนตัวและทนต่อ แรงกระแทกได้ดี สมบัติของพอลิซัลโฟนที่พิเศษต่องานวิศวกรรมคือ ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า 174°C (345°F) และความดัน 2.45 psi (1.68 MPa) โมเลกุลจึงจะอ่อนตัวและสามารถใช้งานได้นานที่ อุณหภูมิสูงในช่วง 150°C - 174°C (300 - 345°F) พอลิซัลโฟนเป็นเทอร์โมพลาสติกวิศวกรรมที่มี ค่าความทนต่อแรงดึง (tensile strength) สูงถึง 10.2 psi (≅ 70 MPa) และมีโอกาสที่จะเกิดการ เปลี่ยนแปลงรูปทรงเมื่อให้แรงกระทำมากขึ้นต่ำและมีความทนทานต่อการยืดได้ดี สมบัติเชิงกล ของพอลิซัลโฟนด้านอื่นๆแสดงในตารางที่ 2.4

## 2.2.2.5 สมบัติทางความร้อน

วงแหวนเบนซีนในโครงสร้างของพอลิซัลโฟน เชื่อมต่อพันธะกันอย่างแข็งแรง ด้วยออกซิเจนอะตอมและซัลเฟอร์อะตอม ส่งผลให้โครงสร้างมีความเกะกะสูง เมื่อได้รับความร้อน การนำพาความร้อนและการกระจายความร้อนเกิดขึ้นได้ยาก พอลิซัลโฟนจึงทนความร้อนได้ดีและ มีความเสถียรทางความร้อนสูง ต้องใช้พลังงานในกระบวนการทำลายพันธะมากขึ้น ส่งผลให้ อุณหภูมิกลาสทรานซิชัน (glass transition temperature, Tg) มีค่าสูงประมาณ 180°C - 190°C อุณหภูมิการเสื่อมสลายของโครงสร้างของพอลิซัลโฟน (decomposition temperature, T<sub>d</sub>) สูงกว่า 500°C สมบัติทางความร้อนของพอลิซัลโฟนแสดงในตารางที่ 2.5

สมบัติเชิงกล	มาตรฐานการ ทคสอบ	หน่วย SI	ผลการทคสอบ
Tensile Strength at Yield	ASTM D 638	psi MPa	10,200 70
Tensile Strength at Break	ASTM D 638	psi MPa	8,500 59
Tensile Elongation at Yield	ASTM D 638	%	5.7
Tensile Elongation at Break	ASTM D 638	%	50 - 100
Tensile Modulus	ASTM D 638	kpsi MPa	360 2,480
Flexural Strength	ASTM D 790	psi MPa	15,400 106
Flexural Modulus	ASTM D 790	kpsi MPa	390 2,690

ตารางที่ 2.4 สมบัติเชิงกลของพอลิซัลโฟนชนิด Udel <sup>®</sup> P-1700

ที่มา : Udel<sup>®</sup> polysulfone Design Guide

ตารางที่ 2.5 สมบัติทางกวามร้อนของพอลิซัลโฟนชนิด Udel<sup>®</sup> P-1700

สมบัติทางกวามร้อน	มาตรฐานการ ทคสอบ	หน่วย SI	ผลการทคสอบ
-------------------	---------------------	----------	------------

Glass Transition Temperature	ASTM D 3418	°C	180 - 190	
Heat Deflection Temperature	1 STM D 648	°C	174	
264 psi (1.8 MPa)	ASTM D 048	C		
Relative Thermal Index	UL-746B	°C	160	

ที่มา : Udel <sup>®</sup> polysulfone Design Guide

# 2.3 ดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ (Montmorillonite, MMT)

## 2.3.1 องค์ประกอบทางเคมี

ดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนผสมที่เป็นของแข็ง น้ำ และอากาศ ในส่วนที่เป็นของแข็งประกอบด้วยอินทรียวัตถุประมาณ 1 – 5% โดยน้ำหนัก ส่วนอีก 95 – 99 wt% เป็นอนินทรียสารซึ่งประกอบด้วยธาตุต่างๆเป็นองก์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

-	ออกซิเจนอะตอม (O)	-	ซิลิกาอะตอม (Si)
-	อะลูมิเนียมอะตอม (Al)	-	เหล็ก (Fe)
-	แคลเซียมอะตอม (Ca)	-	โซเคียมอะตอม (Na)
-	โพแทสเซียมอะตอม (K)	-	แมกนี้เซียมอะตอม (Mg)

นอกจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีแล้ว ลักษณะการจัดเรียงตัวของอะตอมใน โครงสร้างและธรรมชาติของแรงดึงดูคระหว่างอะตอมหรือโมเลกุลที่เรียกว่า "พันธะเคมี" เป็นตัว กำหนดที่สำคัญของสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของคินเหนียว (ไพบูลย์, 2546)

# 2.3.2 หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างของคินเหนียวชนิคมอนท์โมริลโลไนท์ ประกอบด้วยหน่วยโครงสร้าง พื้นฐานที่สำคัญ 2 หน่วย ดังนี้

(ก) หน่วยของซิลิกาเตตระฮิครอล (silica - oxygen tetrahedral (SiO<sub>4</sub>))

ซิลิกาเตตระฮีครอลประกอบด้วยซิลิกาแคทไอออน (Si<sup>4+</sup>) 1 อะตอม เป็นอะตอม กลางล้อมรอบด้วยออกซิเจนแอนไอออน (O<sup>2-</sup>) 4 อะตอม ในลักษณะที่สมมาตรโดย O<sup>2-</sup> แต่ละ ไอออนอยู่ห่างจากซิลิกอนเป็นระยะทางเท่าๆกัน ดังรูปที่ 2.2 (a) และถ้าลากเส้นตรงระหว่างจุดศูนย์ กลางของออกซิเจนแต่ละไอออนถึงกัน จะทำให้เกิดด้านหน้าตัดสามเหลี่ยมด้านเท่าเหมือนกันทั้งสี่ ด้านรอบซิลิกอนที่อยู่ใจกลางเกิดเป็นโครงสร้างเรียกว่า เตตระฮีครอล (tetrahedral) ดังรูปที่ 2.2 (b)

แรงดึงดูคระหว่างพันธะ Si - O ที่เกิดขึ้นในซิลิกาเตตระฮีครอลจะมีความแข็งแรง ้ดังนั้นเมื่อเกิดการเชื่อม โยงระหว่างกันพันธะทางเคมีที่เกิดขึ้นจะมีความแข็งแรงสูง มาก ตาม ้ถักษณะ โครงสร้างของพันธะพบว่า ออกซิเจนอะตอมภายใน โครงสร้างยังคงเหลือประจุ -1 ตกค้าง อยู่ (Si - O เป็นพันธะเคี่ยว, ออกซิเจนอะตอมมีเลขโคออร์ดิเนชั่นเท่ากับ 2) ดังนั้นถ้าประจุดังกล่าว ้ไม่ได้เกิดพันธะกับแคทไอออนอื่นใด ประจลบนั้นสามารถดึงคดยึดกับ Si<sup>4+</sup> ซึ่งเป็นหน่วยโครง ้สร้างของซิถิกาเตตระฮีครอถอีกหน่วยที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง ເສສະະ ้ฮิดรอลสองหน่วยเข้าหากันด้วยพันธะ Si - O - Si โดยใช้ออกซิเจนร่วมกันเกิดเป็นโครงสร้างแผ่น เฮกซะ โกนอล (hexagonal pattern) และภายในแผ่นเฮกซะ โกนอลมีช่องว่างที่เกิดจากการเชื่อมต่อ กันของพันธะ (hexagonal hole) เกิดขึ้นดังรูปที่ 2.3 การเชื่อมต่อพันธะทางเคมีทำให้ดินเหนียวมี ้ความแข็งแรงเพิ่มสูงขึ้น การสลายตัวของโครงสร้างจึงเกิดขึ้นได้ยาก และในแต่ละหน่วยของซิลิกา เตตระฮีครอลอาจมีการใช้ออกซิเจนในการเกิดพันธะเพียง 1, 2, 3 หรือทั้ง 4 แอนไอออนร่วมกับ แต่ถ้าแอนไอออนของออกซิเจนใคไม่ได้เกิดพันธะกับหน่วยข้างเคียง หน่วยข้างเคียงได้ แอน ้ไอออนนั้นจะแสดงประจุ -1 เพราะออกซิเจนอะตอมมีเลขโคออร์คิเนชั่นเท่ากับ 2 แต่มีการเกิด พันธะเพียงพันธะเดียวกับอะตอมกลาง ยังคงเหลืออิเล็กตรอนที่ไม่ได้เกิดพันธะกับหน่วยข้างเคียง ทำให้บริเวณผิวหน้าของชั้นซิลิกาเตตระฮีดรอลแสดงประจลบ



รูปที่ 2.2 (a) โครงสร้างของซิลิกาเตตระฮีครอลหนึ่งหน่วย (b) การเกิดพันธะระหว่างโครงสร้าง ของแผ่นเตตระฮีครอล (Grim, 1968)

พันธะเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจะทำให้ชั้นของดินเหนียวเป็นแผ่นยาวต่อเนื่องกัน โดยมี กวามยาวตั้งแต่ 300 Å จนถึงหลาย μm และชั้นของดินเหนียวเกิดการซ้อนทับกันหลายๆชั้น โดย เชื่อมยึดระหว่างชั้นด้วยแรงวันเดอร์วาล์วอ่อนๆ (Alexandre *et al.,* 2000) ดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.3 โครงสร้างแผ่นเฮกซะ โกนอลและช่องว่าง (Sivakugan, 2001)



รูปที่ 2.4 ลักษณะ โครงสร้างของชั้นดินเหนียว (Sivakugan, 2001)

 (บ) หน่วยของอะลูมิเนียมออกตะฮีดรอล (aluminium octahedral (Al(OH)<sub>6</sub><sup>-3</sup>)) อะลูมิเนียมออกตะฮีดรอลประกอบด้วยอะลูมิเนียม 1 อะตอม และออกซิเจน 6 อะตอม อะลูมิเนียมออกตะฮีดรอลหนึ่งหน่วยจะมีอิเล็กตรอนที่เหลือของออกซิเจน ทำให้สามารถ เกิดการเชื่อมโยงกับอิเล็กตรอนของออกซิเจนในอะลูมิเนียมออกตะฮีดรอลข้างเคียงได้ เกิดการ เชื่อมต่อพันธะกันเป็นแผ่นยาวต่อเนื่อง เรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า แผ่นออกตะฮีดรอล (octahedral) โครงสร้างของแผ่นอะลูมิเนียมออกตะฮีดรอล ประกอบด้วยออกซิเจนและไฮดรอกซีแอนไอออน (hydroxyl anion (OH)) มีอะตอมกลางคือ Al<sup>3+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup> หรือ Fe<sup>2+</sup> อยู่ภายในโครงสร้าง แต่ละ แผ่นออกตะฮีดรอลเชื่อมติดกันด้วยอิเล็กตรอนของออกซิเจนที่ไม่ได้เกิดพันธะ ดังรูปที่ 2.5 การจัด เรียงโครงสร้างแบบแผ่นออกตะฮีดรอลอาจเรียกอีกชื่อได้ว่า แผ่นกิปไซท์ (gibbsite sheet)



รูปที่ 2.5 (a) หน่วยของอะลูมิเนียมออกตะฮีครอลหนึ่งหน่วย (b) การเกิดพันธะระหว่างแผ่นออก ตะฮีครอล (www.ethomas.web.wesleyan.edu)

## 2.3.3 ชนิดและรูปแบบการจัดเรียงโครงสร้าง

ดินเหนียวกลุ่มฟิลโลซิลิเกตโดยปกติสามารถจำแนกได้ 2 กลุ่มหลัก แบ่งตาม จำนวนชั้นของโครงสร้างการจัดเรียงตัวระหว่างแผ่นซิลิกาเตตระฮิดรอล และแผ่นอะลูมิเนียมออก ตะฮิดรอล คือ การจัดเรียงโครงสร้าง แบบ 1 : 1 และแบบ 2 : 1

ดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์จัดอยู่ในการจัดเรียงโครงสร้างแบบ 2 : 1 แต่ละชั้น ของดินเหนียวประกอบด้วยแผ่นซิลิกาเตตระฮีดรอลจำนวนสองแผ่นมีสูตรคือ (Si<sub>s</sub>O<sub>20</sub>)<sup>s-</sup> ต่อหน่วย เซลล์ ประกบเชื่อมยึดติดกับอะลูมิเนียมออกตะฮีดรอลจำนวนหนึ่งแผ่น ซึ่งอยู่ระหว่างกลางแผ่นซิลิ กาเตตระฮีดรอลสองแผ่น ในการเชื่อมยึดพันธะระหว่างกันพบว่า แต่ละหน่วยของแผ่นเตตระฮีด รอลจะใช้เอพิกอลออกซิเจน (apical O) ไปแทนที่ไฮดรอกซีแอนไอออน (OH) ของแผ่นออกตะฮีด รอลส่งผลให้โครงสร้างที่เกิดขึ้นยึดติดกันอย่างแข็งแรง และบริเวณผิวหน้าของชั้นซิลิกาเตตระฮีด รอลยังกงแสดงประจุลบเกิดขึ้น เนื่องจากอิเล็กตรอนของออกซิเจนอะตอมในแผ่นเตตระฮีดรอลที่ ไม่ได้เกิดพันธะกับอะตอมใกล้เกียง ลักษณะการจัดเรียงโครงสร้างแบบ 2 : 1 แสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 การจัดเรียงโครงสร้างแบบ 2:1 ของมอนท์โมริลโลในท์ (Sivakugan, 2001)

การจัดเรียงโครงสร้างแบบ 2 : 1 ของดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ มีสมบัติพิเศษ อีกด้านหนึ่งคือ โครงสร้างเป็นแบบขยายตัวได้อย่างอิสระ (freely expanding type) โดยผลรวมของ ประจุลบทั้งในแผ่นเตตระฮีดรอล และแผ่นออกตะฮีดรอลมีปริมาณต่ำสุดในบรรคาดินเหนียว ประเภท 2 : 1 ด้วยกัน คือ อยู่ในช่วงประมาณลบ 0.5 - 1.2 ต่อเซลล์หน่วย ทำให้แรงดึงดูดระหว่าง ประจุลบดังกล่าวกับแคทไอออนภายในระหว่างชั้นเป็นแรงที่อ่อนมาก จากแรงดึงดูดที่อ่อนมากใน โครงสร้างดังกล่าวนี้ ทำให้ชั้นของดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์สามารถยืดหดตัวและขยายตัวได้ อย่างอิสระเต็มที่และระยะห่างระหว่างชั้น (d - spacing) มีได้หลายค่าขึ้นอยู่กับชนิดของแคทไอออน และหมู่แทนที่แคทไอออน (Pinnavaia and Beall, 2001)

# 2.3.4 ค่าการแลกเปลี่ยนแคทไอออน

้โครงสร้างของชั้นดินเหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์บริเวณผิวหน้าของชั้นซิลิกา เตตระฮีครอลแสคงประจลบ เกิดจากอิเล็กตรอนที่เหลือของออกซิเจนอะตอมที่ไม่ได้เกิดพันธะกับ ทำให้แอนไอออนบริเวณผิวหน้าของชั้นคินเหนียวสามารถเกิดการแลกเปลี่ยน อะตอมใกล้เคียง ประจุกับแคทไอออนอื่นๆได้ ลักษณะของประจุลบบริเวณผิวหน้าของชั้นดินเหนียวแสดงในรูปที่ ้โดยแคทไอออนที่เกิดการแลกเปลี่ยนประจุต้องมีประจุที่เหมาะสมกับแอนไอออนบริเวณผิว 2.7 หน้าของชั้นดินเหนียว ความสามารถของการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างแอนไอออนกับแคทไอออน สามารถรายงานได้ในรูปของความจุของการแลกเปลี่ยนไอออน (cation exchange capacity, CEC) ในระบบ SI มักใช้หน่วยเป็น cmol.kg<sup>-1</sup> (c = centi = 10<sup>-2</sup>) ซึ่งเท่ากับ meg ต่อคินเหนียว 100 g ค่า CEC ของมอนท์โมริลโลไนท์ผันแปรได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของโครงสร้าง และ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประจุภายในโครงสร้าง เช่น ความเป็นกรด - เบส ค่า pH ที่เหมาะสม ความ ้สามารถในการดูคซับไอออน ขนาดและประจุของแคทไอออน และความสมคุลในการแลก เปลี่ยน ้แคทไอออน เป็นต้น ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของดินเหนียวในกลุ่มฟิลโลซิลิเกต แสดงในตารางที่ 2.6 พบว่า คินเหนียวมอนท์โมริล โลไนท์มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน สูงสุด ประมาณ 70 – 120 meq ต่อดินเหนียว 100 g และมีพื้นที่ผิวสัมผัสสูงประมาณ 700 - 750 m²/g ซึ่งความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนสูงแสดงว่าสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนกับ แคทไอออนอื่นๆได้ดี และการมีพื้นที่ผิวสัมผัสสูงจะช่วยทำให้ชั้นของดินเหนียวสามารถสัมผัสกับ สารอื่นๆ ได้มากขึ้น (Grim, 1968; http://www.tulane.edu)

หน่วยในระบบ SI ของความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนมี 2 แบบ คือ

cmol.kg<sup>-1</sup> และ meq/100 g สามารถแปลงหน่วย cmol.kg<sup>-1</sup> เป็นหน่วย meq/100 g ได้ดังนี้

cmol.kg<sup>-1</sup> = meq/100 g 10<sup>-2</sup> mol/1000 g = meq/100 g 10<sup>-5</sup> mol/g = meq/100 g ดังนั้น meq มีค่าเท่ากับ 10<sup>-3</sup> mol/g หรือเท่ากับ mmol/g เมื่อ c = centi (10<sup>-2</sup>) และ m = milli (10<sup>-3</sup>)

ชนิดดินเหนียว	พื้นที่ผิวจำเพาะ	CEC			
	$(m^2/g)$	(meq/100 g MMT)			
Kaolinite	10 - 20	3 - 10			
Illite	80 - 100	20 - 30			
Montmorillonite	800	70 - 120			
Chlorite	80	20 - 30			

ตารางที่ 2.6 พื้นที่ผิวจำเพาะและความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของคินเหนียวชนิคต่างๆ

ที่มา : http://www.state.as.us/agc/clay.html



รูปที่ 2.7 พื้นผิวและประจุลบบริเวณผิวหน้าของชั้นดินเหนียว (Sivakugan, 2001)

#### 2.3.5 สมบัติทางกายภาพ

มอนท์โมริโลในท์โดยโครงสร้างมีขนาดอนุภาคเล็กมากในระดับนาโนเมตร และ มีพื้นที่ผิวสัมผัสทั้งภายในและภายนอกระหว่างชั้นสูงประมาณ 800 m²/g พื้นที่ผิวสัมผัสบริเวณผิว หน้าของชั้นดินเหนียวแสดงประจุลบ ทำให้สามารถเกิดปฏิกิริยากับแคทไอออนของสารอื่นๆได้ สูตรโครงสร้างทางเคมีของมอนท์โมริลโลในท์อย่างง่ายมีดังนี้ M<sub>x</sub>(Al<sub>4x</sub> Mg<sub>x</sub>)Si<sub>s</sub>O<sub>20</sub>(OH)<sub>4</sub> เมื่อ x คือ ระดับขั้นของการแทนที่ (degree of isomorphous substitution) (มีค่าระหว่าง 0.5 - 1.3) และ M คือ แคทไอออนของอะตอมกลาง (Alexandre *et al.*, 2000) น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 540.46 g/mol ความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 g/cm³ (www.READE.com) โครงสร้างอนุภาคมีความหนา ประมาณ 1 nm มีความยาวประมาณ 1 µm ทำให้อนุภาคมีค่าอัตราส่วนขนาด (aspect ratio) สูงมากมี ค่าประมาณ 1,000 ลักษณะโครงสร้างทางเคมีเป็นผลึกซ้อนทับกันหลายๆชั้นระหว่างชั้นยึดติดกัน ด้วยแรงวันเดอร์วาล์ว ลักษณะทางกายภาพเป็นผงดินเหนียวสีขาว โครงสร้างการจัดเรียงตัวแบบ 2 : 1 ของมอนท์โมริลโลในท์แสดงในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 ลักษณะ โครงสร้างการจัดเรียงตัวแบบ 2 : 1 ของมอนท์ โมริล โล ในท์ (Ray et al., 2003)

ดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะ เหมาะสมต่อการสังเคราะห์พอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทเพื่อปรับปรุงสมบัติของพอลิ เมอร์ให้ดีขึ้น จึงมีการจำหน่ายในทางการค้ามากขึ้นทั้งที่มีการปรับสภาพโครงสร้างและไม่มีการ ปรับสภาพโครงสร้าง มอนท์โมริลโลไนท์มีชื่อทางการค้าคือ "เบนโทไนท์ (bentonite)" ตั้งชื่อตาม บุคคลที่ค้นพบดินเหนียวชนิดนี้คือ "*ฟอร์ท เบนตัน (Fort Benton)*" เขาศึกษาดินเหนียวชนิดนี้ซึ่ง เป็นดินเหนียวที่อยู่ในยุคคริเทเซิสเป็นหินยุคไดโนเสาร์ (cretaceous rocks) ภายในเมืองไวโอมิง (wyoming) มลรัฐมิชิแกนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอเมริกา จากการค้นพบทำให้ มอนท์โมริลโลไนท์มีชื่อได้หลายชื่อ ทั้งชื่อทางการค้าและชื่อที่แบ่งจากโครงสร้างทางเคมี ตัวอย่าง ชื่อทางเคมี เช่น montmorillonite, smectite, nanoclay, sodium montmorillonite, calcium montmorillonite เป็นต้น ส่วนชื่อทางการค้า เช่น sodium bentonite (Wyoming bentonite (US), swelling bentonite (Western bentonite (US)), sodium-activated bentonite (Bentonite (UK)) เป็นต้น (http://www.READE.com, 2005)

### 2.4 ดินเหนียวปรับสภาพ (Organoclay)

การเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่างพอลิเมอร์ และอนภาคดินเหนียวชนิดมอนท์โมริล ้โลไนท์เป็นปัจจัยที่สำคัญ เนื่องจากสมบัติทางเคมีของมอนท์โมริลโลไนท์มีความเป็นขั้ว จึงไม่ ้สามารถผสมเข้ากับพอลิเมอร์ทั่วไปได้ซึ่งมีความเป็นขั้วน้อยมากหรือไม่มีเลย ทำให้อนภาคของ มอนท์โมริลโลไนท์รวมตัวเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนไม่สามารถกระจายในพอลิเมอร์ได้ดี นอกจากนี้ โครงสร้างทางเคมีของมอนท์โมริลโลในท์ยังมีลักษณะเป็นแผ่นๆวางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ โดยมี ระยะห่างระหว่างชั้นที่สม่ำเสมอและมีค่าน้อยมาก (≈ 1.1 – 1.5 nm) ระหว่างชั้นยึดติดกันด้วยแรง ้วันเดอร์วาล์วอ่อนๆ ทำให้โมเลกุลของพอลิเมอร์ไม่สามารถแทรกเข้าไปภายในระหว่างชั้นได้ จึง ้ต้องมีการปรับสภาพดินเหนียวเพื่อให้มีก่าระยะห่างระหว่างชั้นกว้างขึ้น โดยการเติมโมเลกุลของ สารอินทรีย์จำพวกสารลดแรงตึงผิวเข้าไปภายในระหว่างชั้นดินเหนียว เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประจุระหว่างแอนไอออนที่อยู่บริเวณผิวหน้าของชั้นคินเหนียว และแคทไอออนของสารลคแรงตึง ้ผิว แรงวันเคอร์วาล์วระหว่างชั้นคินเหนียวอ่อนลง ส่งผลให้ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มสูงขึ้น ดัง ้นั้นการปรับปรุงสมบัติทางเกมีของมอนท์โมริลโลไนท์ช่วยทำให้การยึคติคระหว่างเฟสของพอลิ เมอร์และพื้นผิวของอนุภาคดินเหนียวเกิดได้ดีขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการเตรียมพอลิ

เมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเทคนิคต่างๆ (Alexandre *et al.*, 2000; Ray *et al.*, 2003; Pospisil *et al.*, 2004; Xiao *et al.*, 2003) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างโซเดียมแคท ไอออน (Na<sup>+</sup>) และแคทไอออนของสารลดแรงตึงผิวแสดงในรูปที่ 2.9

เมื่อ d<sub>0</sub> = d - spacing เริ่มต้น d = d - spacing หลังการเกิดการแลกเปลี่ยนแคทไอออน

รูปที่ 2.9 การแลกเปลี่ยนไอออนระหว่าง Na<sup>+</sup> และแคทไอออนของสารลดแรงตึงผิว

# 2.4.1 การขยายระยะห่างระหว่างชั้น

การขยายระยะห่างระหว่างชั้นขึ้นอยู่กับการจัดเรียงโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวที่ เข้าไปแทนที่โซเดียมแลทไอออน (Na<sup>+</sup>) การแทนที่ไอออนของสารลดแรงตึงผิวบริเวณผิวหน้าของ ชั้นดินเหนียวแบ่งเป็น 3 แบบ คือ การแทนที่แบบเบาบาง (lower coverage) การแทนที่แบบปาน กลาง (medium coverage) และการแทนที่แบบหนาแน่น (high coverage) การแทนที่แบบต่างๆ แสดงในรูปที่ 2.10

การแทนที่แบบเบาบาง คือ โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวบริเวณผิวหน้าของชั้นดิน เหนียวมีปริมาณน้อย เมื่อมีการจัดเรียงโมเลกุลภายในระหว่างชั้นดินเหนียว โมเลกุลของสารลดแรง ดึงผิวสามารถจัดเรียงโมเลกุลได้อย่างอิสระ เพราะมีพื้นที่ภายในระหว่างชั้นมากเพียงพอสำหรับการ จัดเรียงโมเลกุลจึงไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินเหนียว ทำให้ก่าระยะห่างระหว่างชั้นของ ชั้นดินเหนียวมีการขยายต่ำ และโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวที่อยู่ภายในระหว่างชั้นดินเหนียวนั้น สามารถจัดเรียงโครงสร้างแบบพับทบไปมาได้ดังรูปที่ 2.10 (a) (He *et al.*, 2005; Ray *et al.*, 2003; Paul *et al.*, 2005; Xiao *et al.*, 2003)

การแทนที่แบบหนาแน่น จะทำให้ระยะห่างระหว่างชั้นดินเหนียวขยายกว้างขึ้น เนื่องจากสารถดแรงตึงผิวต้องการจัดเรียงโมเถกุลให้มีอิสระ เมื่อมีโมเถกุลของสารลดแรงตึงผิว แลกเปลี่ยนกับแอนไอออนเป็นจำนวนมากที่บริเวณผิวหน้าของชั้นดินเหนียว โมเลกุลจำเป็นต้องยืด ออกเพื่อลดความเครียดภายในโมเลกุล การจัดเรียงโมเลกุลไปในทิศทางเดียวกันในแนวตั้ง ส่งผล ให้แรงวันเดอร์วาล์วระหว่างชั้นอ่อนลง ระยะห่างระหว่างชั้นดินเหนียวจึงกว้างขึ้นดังรูปที่ 2.10 (c) การคำนวณปริมาณของสารลดแรงตึงผิวที่ใช้สำหรับปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนแคท ไอออน สามารถคำนวณได้ตามสมการที่ 2.1 (Yeh *et al.*, 2003)

CEC 
$$\times$$
 Y  $\times$  Z = (X / M<sub>w</sub> of Intercalating agent)  $\times$  1000 (2.1)

เมื่อ	CEC	=	ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุต่อ 100 g ของ MMT
	Y	=	ปริมาณมอนท์โมริลโลไนท์ (g)
	Z	=	ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว
	Х	=	ปริมาณสารถคแรงตึงผิว (g)
	$M_{w}$	=	น้ำหนักโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว

a. low charge



รูปที่ 2.10 ลักษณะการจัดเรียง โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว (a) การแทนที่แบบเบาบาง (lower coverage) (b) การแทนที่แบบปานกลาง (medium coverage) (c) การแทนที่ แบบหนาแน่น (high coverage) (Grim, 1968)

## 2.4.2 ชนิดของสารลดแรงตึงผิว

สารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพ และกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท สารลดแรงตึงผิวประกอบด้วยส่วน สำคัญทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนหัว (attachment) ส่วนหาง (bulk) และส่วนปลาย (surface) โครง สร้างของสารลดแรงตึงผิวแสดงในรูปที่ 2.11

 ส่วนหัว เป็นส่วนสำคัญในการแทนที่ไอออนบริเวณผิวหน้าของชั้นดินเหนียว ทำ หน้าที่ในการเพิ่มความเสถียร ความยืดหยุ่น ดึงดูดและยึดติดกับแอนไอออนอย่างเหนียวแน่น

2. ส่วนหาง ทำหน้าที่ในการรับแรงเฉือนและแรงกระทำ

 ส่วนปลายทำหน้าที่ในส่วนของพื้นผิวหน้าสัมผัสในการยึดติด เชื่อมต่อและสัมผัส กับสารอื่นๆ

โมเลกุลสารลดแรงตึงผิวมีได้หลายแบบ เช่น แบบหนึ่งหาง หมายถึง มี ไฮโดรการ์บอนโซ่ยาวเพียงหนึ่งโมเลกุล ส่วนแบบสองหาง หมายถึง มีไฮโดรการ์บอนโซ่ยาว จำนวนสองโมเลกุลมีส่วนหางสองตำแหน่ง ส่วนแบบสามหาง หมายถึง มีไฮโดรการ์บอนโซ่ยาว จำนวนสามโมเลกุลมีส่วนหางสามตำแหน่ง ลักษณะของสารลดแรงตึงผิวทั้งสามชนิดแสดงในรูปที่ 2.12

โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวทำหน้าที่ในการขยายระยะห่างระหว่างชั้นให้กว้าง ขึ้น และเกี่ยวพันกับโมเลกุลของพอลิเมอร์ระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอม โพสิท (เติมศักดิ์, 2548)





รูปที่ 2.11 ลักษณะและส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิว (VV Tsukruk, 2001)

รูปที่ 2.12 ลักษณะและชนิดของสารลดแรงตึงผิว

# 2.5 กระบวนการเตรียมและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท

# 2.5.1 การเตรียมพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเทคนิคสารละลาย (Intercalation of polymer or pre-polymer from solution)

เทคนิคนี้มีตัวทำละลายเข้ามาเกี่ยวข้อง และตัวทำละลายที่เลือกใช้ต้องมีความ เหมาะสมกับพอลิเมอร์และคินเหนียว ค่าการละลายต้องมีค่าใกล้เกียงกันและตัวทำละลายต้อง ละลายพอลิเมอร์ได้สมบรูณ์และทำให้ชั้นดินเหนียวเกิดการบวมตัว (swelling) ทำให้โครงสร้างของ ชั้นดินเหนียวมีความอ่อนตัวและยืดหยุ่น แรงดึงดูดระหว่างชั้นดินเหนียวจึงอ่อนลง โมเลกุลของ พอลิเมอร์แทรกเข้าไปภายในระหว่างชั้นของดินเหนียวได้ (Alexandre *et al.*, 2000) พอลิเมอร์ – ดิน เหนียวนาโนคอมโพสิทที่เตรียมด้วยเทคนิคแบบนี้ เช่น พอลิอิมมีด (Zhang *et al.*, 2004; Liang *et al.*, 2004; Yang *et al.*, 1999; Agag *et al.*, 2001; Magaraphan *et al.*, 2001) พอลิซัลโฟน (Sur *et al.*, 2001; Yeh *et al.*, 2003) พอลิไวนิลไพรโรลิโดน (Hayama *et al.*, 2004) และพอลิเอทิลีนไกลคอล (Baker *et al.*, 2004) เป็นด้น กระบวนการเตรียมด้วยเทคนิคนี้แสดงในรูปที่ 2.13



# รูปที่ 2.13 การเตรียมพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเทคนิคสารละลาย

# 2.5.2 การเตรียมพอลิเมอร์ - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเทคนิคพอลิเมอร์ไรซ์มอนอเมอร์ (In situ intercalative polymerization)

เทคนิคการผสมแบบนี้ประกอบด้วยสามองก์ประกอบ คือ มอนอเมอร์ ดินเหนียว และตัวทำละลาย โดยตัวทำละลายทำให้ชั้นดินเหนียวเกิดการบวมตัวและมอนอเมอร์เกิดการพอลิ เมอร์ไรซ์เป็นพอลิเมอร์ภายในระหว่างชั้นดินเหนียว ใช้ตัวริเริ่มในการพอลิเมอร์ไรซ์ เช่น ความ ร้อน รังสี หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์ได้ (Alexandre, 2000) ปฏิกิริยาการ สังเคราะห์ดังรูปที่ 2.14 พอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนกอมโพสิทที่เตรียมด้วยเทคนิกแบบนี้ เช่น พอลิการ์โปแลกแตม (Gorrasi *et al.*, 2003) พอลิสไตรีน (Chen *et al.*, 2001; Moet *et al.*, 1993; Okamoto *et al.*, 2000) พอลิเมทิลเมทาไกรเลท (Okamoto *et al.*, 2000) พอลิเอทอกซีแอนนิลีน (Yeh *et al.*, 2002) พอลิอิมมีด (Delozier *et al.*, 2003) และพอลิแอนนิลีน (Yoshimoto *et al.*, 2004) เป็นต้น



รูปที่ 2.14 การเตรียมพอลิเมอร์- ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเทคนิคพอลิเมอร์ไรซ์มอนอเมอร์

# 2.5.3 การเตรียมพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเทคนิคหลอมโดยใช้ความร้อน (Melt intercalation)

เทคนิคหลอมโดยใช้ความร้อน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใต้การให้ความร้อน และแรงเฉือน (ทำให้เกิดการหลอมเหลวโดยใช้ความร้อนภายใต้แรงเฉือน) แรงเฉือนทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงระหว่างชั้นของดินเหนียว ถ้ามีแรงเฉือนมากระทำสูงๆ ชั้นของดินเหนียวสามารถแยก ออกจากกันได้ เพราะโกรงสร้างของดินเหนียวเชื่อมยึดติดระหว่างชั้นด้วยแรงวันเดอร์วาล์วอ่อนๆ ทำให้โมเลกุลของพอลิเมอร์สามารถเกิดการแทรกเข้าไปภายในระหว่างชั้นดินเหนียวได้ กระบวน การเตรียมด้วยเทคนิคนี้แสดงในรูปที่ 2.15 การใช้เทคนิคหลอมโดยใช้ความร้อนสามารถใช้กับพอลิ เมอร์ที่ไม่สามารถเตรียมแบบสารละลายและแบบพอลิเมอร์ไรซ์มอนอเมอร์ได้ และปัจจุบันเทคนิค นี้เริ่มเป็นที่นิยมในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น พอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทที่เตรียมด้วย เทคนิคนี้ เช่น พอลิเอทิลีน (Hotta *et al.,* 2004; Zhai *et al.,* 2004; Zhang *et al.,* 2005; Shah *et al.,* 2006) พอลิโพรพิลีน (Zhang *et al.,* 2004; Ding *et al.,* 2004) พอลิเอไมด์ (Kim *et al.,* 2001; Liu *et al.,* 2003; Qin *et al.,* 2003) พอลิเอทิลีนไวนิลอะซีเตต (Tang *et al.,* 2002; Zhang *et al.,* 2003) พอลิ ยูรีเทน (Xiong *et al.,* 2004) และพอลิอีเทอร์อิมมีด (Huang *et al.,* 2001) เป็นต้น



รูปที่ 2.15 การเตรียมพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเทคนิคหลอมโดยใช้ความร้อน

# 2.6 ชนิดของโครงสร้างพอลิเมอร์ – ดินเหนียวคอมโพสิท

โครงสร้างของชั้นดินเหนียวมีขนาดเล็กและมีความหนาประมาณ 1 nm เมื่อดิน เหนียวกระจายตัวภายในเนื้อพอลิเมอร์ โครงสร้างของชั้นดินเหนียวสามารถเกิดขึ้นได้หลายแบบ อาจมีโครงสร้างแบบกระจายสม่ำเสมอทั่วเนื้อพอลิเมอร์ หรือชั้นดินเหนียวมีการเปลี่ยนแปลงขยาย ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากโมเลกุลของพอลิเมอร์สามารถแทรกเข้าไปภายในระหว่างชั้น ดินเหนียวได้ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินเหนียวเกิดขึ้น โมเลกุลของพอลิเมอร์ไม่สามารถ แทรกเข้าไปภายในระหว่างชั้นได้ ลักษณะโครงสร้างแบบต่างๆแสดงในรูปที่ 2.16 สามารถแบ่ง ชนิดของโครงสร้างพอลิเมอร์ – ดินเหนียวกอมโพสิทได้ 3 แบบ ตามลักษณะการจัดเรียงอนุภาคดิน เหนียว (Alexandre *et al.*, 2000; Ray *et al.*, 2003; Pinnavaia and Beall, 2001) คือ

1) ไมโครคอมโพสิท (microcomposite)

โครงสร้างของพอลิเมอร์ – คินเหนียวคอมโพสิทแบบนี้ อนุภาคคินเหนียวไม่มีการ ขยายระยะห่างระหว่างชั้นเกิดขึ้น โมเลกุลของพอลิเมอร์ไม่สามารถแทรกสายโซ่พอลิเมอร์เข้าไป ภายในระหว่างชั้นดินเหนียวได้ และอนุภาคของดินเหนียวรวมตัวเกาะเป็นกลุ่มก้อนหลายๆชั้นภาย ในเนื้อพอลิเมอร์

2) อินเตอร์คาเลตเตต (intercalated)

โครงสร้างของพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทแบบนี้ ชั้นดินเหนียว สามารถขยายระยะห่างระหว่างชั้นได้ เพราะโมเลกุลของพอลิเมอร์สามารถแทรกโมเลกุลเข้าไปภาย ในระหว่างชั้นดินเหนียวได้ ทำให้แรงวันเดอร์วาล์วระหว่างชั้นอ่อนลง ค่าระยะห่างระหว่างชั้นจึง เพิ่มสูงขึ้น

3) เอกโฟลิเอตเตต (exfoliated)

โครงสร้างของพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทแบบนี้ ชั้นดินเหนียวมีการ ขยายระยะห่างระหว่างชั้นเกิดขึ้นและชั้นดินเหนียวถูกแรงเฉือนหรือแรงกระทำ ทำให้ชั้นดินเหนียว แยกออกจากกัน ชั้นดินเหนียวที่แยกออกจะกระจายอยู่ภายในเนื้อพอลิเมอร์อย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 2.16 ชนิดของโครงสร้างพอลิเมอร์ – ดินเหนียวคอมโพสิท (Padmanada *et al.,* 1995)

## 2.7 การตรวจสอบโครงสร้างและสมบัติของดินเหนียว

# 2.7.1 การตรวจสอบค่าการแลกเปลี่ยนแคทใอออน (ASTM C837-81)

การตรวจสอบค่าการแลกเปลี่ยนแคทไอออน สามารถศึกษาจากค่าดัชนีเมทิลลีน บลู (methylene blue index, MBI) ตามมาตรฐาน ASTM C837-81 (standard test method for methylene blue index of clay) โดยประจุลบของชั้นดินเหนียวจะเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนกับแคท ไอออนของสารละลายเมทิลลีนบลู สูตรโครงสร้างของสารละลายเมทิลลีนบลูแสดงในรูปที่ 2.17 เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนสารละลายดินเหนียวเกิดการเปลี่ยนสี เนื่องจากมีการดูดซับสีของ อะโรมาติกแคทไอออนิก (aromatic cationic dyes) ในโครงสร้างของเมทิลลีนบลู ปฏิกิริยาทางเคมี ของการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างสารละลายดินเหนียว และสารละลายเมทิลลีนบลูแสดงในสม การที่ 2.2



รูปที่ 2.17 สูตรโครงสร้างทางเกมีของสารละลายเมทิลลีนบลู (Ozacar et al., 2006)

Na - Bentonite + MB hydrochloride  $\longrightarrow$  MB - Bentonite + Na - Chloride (2.2)

2.7.2 การตรวจสอบการบวมตัวของดินเหนียวและดินเหนียวปรับสภาพ (ASTM D5890 - 95) ดินเหนียวในกลุ่มฟิลโลซิลิเกตตามโครงสร้างสามารถขยายระยะห่างระหว่างชั้น ได้อย่างอิสระเมื่อเกิดการผสมกับตัวทำละลาย เพราะตัวทำละลายจะทำให้โครงสร้างของชั้นดิน เหนียวยึดหยุ่น ระยะห่างระหว่างชั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น โดยตัวทำละลายที่เลือกใช้มีความ สำคัญมากในกระบวนการทดสอบการบวมตัว เพราะโครงสร้างของดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ จัดเป็นโมเลกุลมีขั้ว ดังนั้นตัวทำละลายที่เลือกใช้ต้องมีขั้วเช่นเดียวกัน การตรวจสอบดัชนีการบวม ตัว (swelling index) ของดินเหนียวและดินเหนียวปรับสภาพ สามารถศึกษาจากระดับปริมาตรของ ดินเหนียวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรฐาน ASTM D5890 - 95 (Standard Test Method for Swell Index of Clay Mineral Component of Geosynthetic Clay Liners) โดยค่าดัชนีการบวมตัวของคินเหนียวเลือกใช้ปริมาตรที่มีการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายที่อ่านค่าได้ ราย งานผลในหน่วย ml ต่อคินเหนียว 2 g (Burgentzle *et al.,* 2004; He *et al.,* 2006)

# 2.7.3 การตรวจสอบค่าระยะห่างระหว่างชั้น (Pual et al., 2005)

โครงสร้างของดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์เป็นแผ่นบางเรียงซ้อนกันหลายๆชั้น และค่าระยะห่างระหว่างชั้นมีได้หลายค่า ขึ้นอยู่กับแคทไอออนที่เกิดการแลกเปลี่ยนไอออนบริเวณ ผิวหน้าของชั้นดินเหนียว ตัวอย่างดินเหนียวชนิดโซเดียม – มอนท์โมริลโลไนท์ (Na<sup>+</sup> - MMT) มีค่า ระยะห่างระหว่างชั้นประมาณ 1.1 – 1.2 nm ซึ่งเกิดจากชั้นดินเหนียวมีความหนาประมาณ 1.0 nm รวมกับอะตอมของโซเดียมแคทไอออนที่มีขนาดประมาณ 0.1 – 0.2 nm (Pual *et al.*, 2005) เมื่อทำ การสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพ สามารถคำนวณค่าระยะห่างระหว่างชั้นได้จากสมการที่ 2.3 และ 2.4 ดังนี้

$$\frac{\text{Volume of organic}}{\text{Volume of MMT}} = \frac{d - d_0}{d_0} = \frac{\Delta d}{d_0} = \left(\frac{\text{Mass of organic}}{\text{Mass of MMT}}\right) \frac{\rho_{\text{MMT}}}{\rho_{\text{org}}} \quad (2.3)$$

$$\Delta d = d_0 \left( \frac{\rho_{\rm MMT}}{\rho_{\rm org}} \right) \left( \frac{\text{Mass of organic}}{\text{Mass of MMT}} \right)$$
(2.4)

ເນື່ອ	volume of organic	=	ปริมาตรของสารอินทรีย์
	volume of MMT	=	ปริมาตรของดินเหนียว MMT
	Mass of organic	=	ปริมาณสารอินทรีย์ในการสังเคราะห์ (g)
	Mass of MMT	=	ปริมาณดินเหนียวในการสังเคราะห์ (g)
	d	=	ค่าระยะห่างระหว่างชั้นหลังการสังเคราะห์
	d0	=	ค่าระยะห่างระหว่างชั้นก่อนการสังเคราะห์
	$\Delta d$	=	ค่าระยะห่างระหว่างชั้นเฉลี่ย
	$ ho_{MMT}$	=	ความหนาแน่นของ MMT เท่ากับ 2.35 g/cm³
	$ ho_{org}$	=	ความหนาแน่นของสารอินทรีย์

ขนาดอนุภาคของชั้นดินเหนียวและสารลดแรงตึงผิวแสดงในตารางที่ 2.7 และรูป ที่ 2.18 ดินเหนียวปรับสภาพที่มีการแลกเปลี่ยนแคทไอออนกับสารลดแรงตึงผิวโซ่ยาว (คาร์บอน 12 ตัว) มีขนาดอนุภาคจากการคำนวณประมาณ 1.83 nm ดินเหนียวปรับสภาพที่มีการแลกเปลี่ยน แคทไอออนกับสารลดแรงตึงผิวโซ่ยาว (คาร์บอน 16 ตัว) มีขนาดอนุภาคจากการคำนวณประมาณ 2.30 nm และดินเหนียวปรับสภาพที่มีการแลกเปลี่ยนแคทไอออนกับสารลดแรงตึงผิวโซ่ยาว (คาร์บอน 18 ตัว) มีขนาดอนุภาคจากการคำนวณประมาณ 2.53 nm ดังนั้นเมื่อโมเลกุลสารลดแรงตึง ผิวเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างชั้นดินเหนียว จึงทำให้ระยะห่างระหว่างชั้นดินเหนียวเพิ่มสูง ขึ้น

สาร	ขนาดอนุภาค (nm)	
<b>โช้้นดินเหนียว</b>	~ 1.00	~ 1.1
<u> )</u> โซเดียมไอออน	~ 0.10	
	~ 0.43	~ 1.83
_สารลดแรงตึงผิว (C <sub>12</sub> )	~ 1.40	
NH <sub>3</sub> <sup>+</sup>	~ 0.43	~ 2.30
∫สารลดแรงตึงผิว (C <sub>16</sub> )	~ 1.87	
	~ 0.43	~ 2.53
สารลดแรงตึงผิว (C <sub>18</sub> )	~ 2.10	

ตารางที่ 2.7 ขนาดอนุภาคของชั้นดินเหนียว โซเดียมไอออน และสารลดแรงตึงผิว

ที่มา : He et al., 2005



รูปที่ 2.18 ลักษณะ โครงสร้างของชั้นดินเหนียว สารลดแรงตึงผิวและขนาดของอนุภาค

#### 2.7.4 การตรวจสอบสมบัติทางความร้อน

สมบัติทางความร้อนของคินเหนียวและคินเหนียวปรับสภาพ สามารถตรวจสอบ ใค้จากเครื่องเทอร์โมกราวิเมตตริก (thermogravimetric analysis, TGA) และเทคนิคนี้สามารถตรวจ สอบปริมาณของสารลดแรงตึงผิวในดินเหนียวปรับสภาพได้ โดยศึกษาจากน้ำหนักของสสารที่หาย ไปเมื่อให้ความร้อนระหว่างคินเหนียวและคินเหนียวปรับสภาพ ช่วงอุณหภูมิ 25 – 140°C เป็นช่วง การระเหยของน้ำที่เกิดการแลกเปลี่ยนไอออนอยู่บริเวณผิวหน้าของชั้นคินเหนียว (Lee *et al.*, 2004) ช่วงอุณหภูมิ 200 - 500°C เป็นช่วงการสลายตัวของสารลดแรงตึงผิว (He *et al.*, 2006) และช่วง อุณหภูมิ 500 - 700°C เป็นช่วงการสลายตัวของโครงสร้างคินเหนียว (Burgentzle *et al.*, 2004; Zhang *et al.*, 2005) ปฏิกิริยาทางเคมีของการสลายตัวของสารลดแรงตึงผิวเมื่อได้รับความร้อน แสดงในสมการที่ 2.5 สาเหตุที่คินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์มีความเสถียรทางความร้อนสูง เกิด จากโครงสร้างที่จัดเรียงซ้อนทับกันไปมาเป็นชั้นๆ ทำให้การเสื่อมสลายของโครงสร้างจากการเผา ใหม้เกิดได้ช้าลง (Qin *et al.*, 2003)

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c}
\begin{array}{c}
H-O^{-} \\
R \\
R - CH_{2} - CH_{2} - N^{+} \\
\end{array} \\
\begin{array}{c}
\end{array} \\
R \\
\end{array} \\
\begin{array}{c}
\end{array} \\
Heat \\
\end{array} \\
\begin{array}{c}
\end{array} \\
R - CH = CH_{2} + N - CH_{3} \\
\end{array} \\
\begin{array}{c}
\begin{array}{c}
(CH_{2} - CH_{2} - O + H) \\
\end{array} \\
\begin{array}{c}
\end{array} \\
\end{array} \\
\begin{array}{c}
\end{array} \\
\end{array} \\
\begin{array}{c}
\end{array} \\
\begin{array}{c}
\end{array} \\
\end{array}$$
\begin{array}{c}
\end{array} \\
\begin{array}{c}
\end{array} \\
\end{array} \\
\begin{array}{c}
\end{array} \\
\end{array} \\
\end{array} 
\begin{array}{c}
\end{array} \\
\end{array} \\
\begin{array}{c}
\end{array} \\
\end{array} \\
\end{array} 
\left( CH\_{2} - CH\_{2} - O + H\_{2} O \\ \end{array} \\
\end{array} 
\left( CH\_{2} - O + H\_{2} O \end{array} \\
\end{array} 
\left( CH\_{2} - O + H\_{2} O \end{array} 
\left( CH\_{2} - O + H\_{2} O \end{array} 
\left( CH\_{2} - O + H\_{2} O \end{array} \\
\end{array} 
\left( CH\_{2} - O + H\_{2} O - O + H\_{2} O \end{array} 
\left( CH\_{2} - O + H\_{2} O - O + H

2.8 การทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท

# 2.8.1 การตรวจสอบโครงสร้างของพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท ด้วยเครื่องตรวจสอบการกระเจิงของรังสีเอกซ์ (X - ray diffractometer)

เครื่องตรวจสอบการกระเจิงของรังสีเอกซ์ คือ เทคนิคการตรวจวัดการเลี้ยวเบน ของรังสีเอกซ์ (X - Ray diffraction, XRD) เมื่อตกกระทบผิวหน้าของผลึกทำมุม θ บางส่วนของ รังสีเอกซ์เกิดการกระเจิงด้วยชั้นของอะตอมที่ผิวหน้า ขั้นตอนการกระเจิงแสงของรังสีเอกซ์แสดง ในรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.19 ถำรังสีเอกซ์ตกกระทบและการเกิดสะท้อนกับผิวหน้าของวัตถุ

การกระเงิงแสงของรังสีเอกซ์ทำให้สามารถหาก่า d - spacing ของชั้นดินเหนียวได้ โดยใช้สมการการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในสมการที่ 2.6 สมการนี้เรียกว่า " สมการของแบรค (bragg equation)" (http://www. binghamton.edu, 2549) และรายงานก่า d - spacing ของดินเหนียว ในระนาบ d<sub>001</sub> ซึ่งแสดงถึงระยะห่างระหว่างชั้นของดินเหนียวจากชั้นหนึ่งไปยังอนุภาคดินเหนียว อีกชั้นหนึ่งวัดจากอนุภาคดินเหนียวตามแนวความกว้าง (แกน X) ความยาว (แกน Y) และแนวตั้ง (แกน Z) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2.20 (a) เพราะโครงสร้างของชั้นดินเหนียวมีลักษณะเป็นแผ่นๆเรียง ซ้อนทับกัน โครงสร้างของชั้นดินเหนียวระยะตามแนวความกว้างและความยาวไม่สามารถหาค่าที่ แน่นอนได้จัดอยู่ในระยะอนันต์ ( $\infty$ ) แต่แนวแกนตั้งหรือความหนาของชั้นดินเหนียวมอนท์โมริล โลในท์มีก่าประมาณ 1 nm เมื่อคำนวณตามทฤษฎีระนาบของผลึก โดยหาจุดตัดแกน X แกน Y และ แกน Z ได้ที่ X =  $\infty$ , Y =  $\infty$ , Z = 1 กลับเศษเป็นส่วนได้ 1/ $\infty$  = 0, 1/ $\infty$  = 0, 1/Z = 1 ดังนั้น ระนาบของชั้นดินเหนียว คือ 001 ลำรังสีเอกซ์จึงตกกระทบกระทบอนุภาคดินเหนียวในระนาบ 001 เท่านั้น (แม้น, 2537)

$$n\lambda = 2d.\sin\theta \tag{2.6}$$

เมื่อ n = ตัวเลขจำนวนเต็ม
$$\lambda$$
 = ความยาวคลื่น (nm)



d

ระยะห่างระหว่างชั้น (Å)



การศึกษาค่าระยะห่างระหว่างชั้นของดินเหนียวด้วยการกระเจิงแสงของรังสีเอกซ์ มีข้อจำกัดในการตรวจสอบ คือ กรณีโครงสร้างของชั้นดินเหนียวเป็นแบบเอกโฟลิเอชัน ชั้นดิน เหนียวกระจายในเนื้อพอลิเมอร์สม่ำเสมอและชั้นแยกออกจากกัน ทำให้ไม่สามารถหาค่าระยะห่าง ระหว่างชั้นได้ เนื่องจากโครงสร้างของชั้นดินเหนียวแยกออกจากกัน ทำให้ไม่สามารถหาค่าระยะห่าง ระหว่างชั้นได้ เนื่องจากโครงสร้างของชั้นดินเหนียวแยกออกจากกันกว้างมากเกินไป ดำรังสีเอกซ์ ไม่ตกกระทบบริเวณชั้นดินเหนียวที่จัดเรียงโครงสร้างเป็นแผ่นๆเรียงซ้อนกัน จึงไม่แสดงสเปกตรัม การกระเจิงของรังสีเอกซ์ได้ และกรณีการเตรียมพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทที่มีการเติม ดินเหนียวในปริมาณน้อยๆ อาจไม่สามารถหาค่าระยะห่างระหว่างชั้นได้เช่นกัน เพราะมีปริมาณดิน เหนียวน้อยเกินไปทำให้อนุภาคดินเหนียวกระจายในเนื้อพอลิเมอร์ได้ไม่สม่ำเสมอ เมื่อดำรังสีเอกซ์ ตกกระทบจึงตกกระทบบริเวณเนื้อพอลิเมอร์เป็นหลัก สเปกตรัมการกระเงิงของรังสีเอกซ์จึงไม่ สามารถหาค่าระยะห่างระหว่างชั้นดินเหนียวได้เช่นกัน (Alexandre *et al.*, 2000)

# 2.8.2 การศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียวด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน

(transmissions electron microscope, TEM)

โครงสร้างของดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ ชั้นดินเหนียวเรียงซ้อนทับกันไปมา จำนวนหลายๆแผ่นและขนาดอนุภาคของดินเหนียวมีขนาดเล็กมากประมาณ 1 - 30 nm ทำให้การ ศึกษาอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบปกติไม่สามารถตรวจสอบได้ จำเป็นต้องศึกษาจากกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (transmission electron microscope, TEM) ซึ่งสามารถศึกษา อนุภาคขนาดเล็กในระดับนาโนได้ โดยใช้ลำแสงอิเล็กตรอนในการส่องผ่านตัวอย่าง และ TEM สามารถศึกษาตัวอย่างที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 0.2 nm - 0.2 mm การศึกษาโครงสร้างพอลิเมอร์ - ดิน เหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเครื่อง TEM เป็นการศึกษาคุณภาพวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบโครงสร้างที่ แท้จริงของชั้นดินเหนียวภายในเนื้อพอลิเมอร์ การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของชั้นดินเหนียว แบบอินเตอร์กาเลชันและเอกโฟลิเอชันสามารถยืนยันโครงสร้างที่แท้จริงได้ด้วยเครื่อง TEM

# 2.8.3 การทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ (จินตมัย, 2547)

สมบัติเชิงกลเป็นสมบัติที่สำคัญของพอลิเมอร์ เป็นสมบัติที่แสดงถึงพฤติกรรม ของวัสคุในการตอบสนองต่อแรงภายนอกที่มากระทำ ไม่ว่าจะเป็นแรงดึง แรงกด หรือแรงกระแทก เมื่อวัสคุได้รับแรงกระทำวัสคุจะพยายามปรับตัวเพื่อผ่อนกลายกวามกดดัน โดยการเปลี่ยนแปลงรูป ร่างจนถึงขีดหนึ่งที่ไม่สามารถรับแรงได้อีกต่อไปวัสคุนั้นจะขาดหรือแตกออก

# 2.8.3.1 การทดสอบแรงดิ่ง (tensile test)

การทคสอบแรงคึงเป็นการทคสอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และเป็นที่รู้จักมาก ที่สุดสำหรับการทคสอบสมบัติพื้นฐานทางกลของวัสดุ เป็นการวัคความสามารถของวัสดุที่ทนต่อ แรงคึง ระยะที่วัสดุยืดออกก่อนขาด รวมทั้งมอดุลัส ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแรง ของวัสดุ การทคสอบสมบัติเชิงกลมีเรื่องความเก้น (stress) และความเครียด (strain) เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการศึกษาความเก้นและความเครียดของวัสดุสามารถทำได้โดยการให้แรงกระทำแก่วัสดุ โดย ส่วนใหญ่ชิ้นตัวอย่างจะมีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน จากนั้นจึงทำการวัดการตอบสนองของ วัสดุดังกล่าวในรูปของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเมื่อแรงกระทำ

ความเค้น (σ) คือ แรงที่มากระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ซึ่งคำนวณได้จากค่าของแรง (F) หารด้วยพื้นที่ของวัสดุที่ตั้งฉากกับทิศของแรงนั้น (A) ตามสมการที่ 2.7 ดังนั้นความเค้นจึงมี หน่วยเป็น N/m² หรือ พาสกาล (Pa) ในหน่วย SI

ความเครียด (E) คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของวัสดุเมื่อมีแรงมา กระทำจากภายนอกคำนวณได้ตามสมการที่ 2.8 และเปอร์เซ็นต์ความเครียดคำนวณตามสมการที่ 2.9

ความเก้น = แรง (F) (2.7)  
$$\overline{\hat{M}}$$
นที่หน้าตัดเริ่มด้น (A)

ความเกรียด = ความยาวที่เปลี่ยนแปลงไป (
$$\Delta L$$
) (2.8)  
ความยาวเริ่มต้น ( $L_0$ )

เปอร์เซ็นต์ความเครียด ณ จุดขาด  $= (\Delta L / L_o) imes 100\%$ 

เมื่อ	F	=	แรงดึงที่ทำให้ชิ้นทคสอบขาค (N)
	А	=	พื้นที่หน้าตัดของชิ้นทคสอบขณะยังไม่ยืด (mm²)
	$\Delta L$	=	ความยาวสุดท้าย (L) - ความยาวเริ่มต้น (L <sub>0</sub> )
	L	=	ระยะที่ชิ้นทคสอบสามารถยืดตัวได้จนขาด
	$L_0$	=	ระยะกำหนดก่อนทำการทดสอบ

# 2.8.3.2 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระแทกแบบดึง (tensile impact property)

การทดสอบความด้ำนทานต่อแรงกระแทกแบบดึงเป็นการทดสอบความด้ำนทาน ของวัสดุภายใต้ความเก้นหรือแรงที่ส่งผ่านมายังชิ้นทดสอบด้วยอัตราเร็วสูงมาก โดยให้แรงกระทำ ต่อชิ้นทดสอบอย่างเฉียบพลัน หากชิ้นทดสอบมีความด้านทานต่อแรงกระทำสูงกว่าแรงที่ได้รับชิ้น ทดสอบจะไม่เกิดความเสียหาย แต่หากชิ้นทดสอบมีความด้านทานต่อแรงกระทำต่ำกว่าชิ้นทดสอบ จะเกิดความเสียหาย การทดสอบการด้านทานแรงกระแทกเป็นการทดสอบในเชิงพลังงาน และ ความสามารถในการกระจายตัวของพลังงานที่ได้รับหรือการสะสมพลังงาน ณ บริเวณใคบริเวณ หนึ่งซึ่งเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุด

ชุดทดสอบแรงกระแทกประกอบด้วยสองส่วนที่สำคัญ คือ หัวค้อนฟาดกระทบ และฐานเพื่อวางขึ้นทดสอบ หัวค้อนฟาดกระทบมีหลายขนาด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าพลังงานที่ ต้องการทดสอบ เมื่อหัวค้อนถูกปล่อยลงมาจะเกิดการฟาดกระทบกับชิ้นทดสอบ พลังงานส่วนหนึ่ง ถูกชิ้นทดสอบดูดซับไว้ สามารถคำนวณได้ตามสมการ 2.10 หน่วยของค่าพลังงานที่ชิ้นทดสอบ ดูดซับคือ J/m<sup>2</sup> หรือ kJ/m<sup>2</sup> (จินตมัย, 2547) สามารถคำนวณก่าพลังงานที่ชิ้นทดสอบดูดซับไว้ตาม สมการที่ 2.10

# 2.8.4 การวิเคราะห์ทางกลศาสตร์ความร้อนเชิงพลวัต (dynamic mechanical thermal analysis, DMTA)

(2.9)

DMTA เป็นเครื่องมือที่ศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุที่มีสมบัติเป็นวิซโคอิลาสติก ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความถิ่ของวัสดุภายใต้แรงกระทำซ้ำๆกัน (periodic stress) การตอบสนองของวัสดุสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ยืดหยุ่น (elastic) และส่วนที่เป็นของ เหลวหนืด (viscous liquid) ส่วนที่ยืดหยุ่นเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เก็บสะสมไว้ในระบบ ในขณะที่ ส่วนที่เป็นของเหลวหนืด เกี่ยวข้องกับพลังงานที่กระจายออกมาในรูปของความร้อน (energy dissipated หรือ damping) รายงานผลการทดสอบในรูปของพลังงานที่เกิดการสะสมภายในชิ้นตัว อย่าง (storage modulus, E') และการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการทดสอบ (loss modulus, E'') และ อัตราส่วนระหว่างค่าพลังงานที่เกิดการสูญเสียต่อพลังงานที่เก็บสะสมในชิ้นทดสอบ (tan  $\delta$ )

# 2.8.5 การวิเคราะห์น้ำหนักที่หายไปของตัวอย่างเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (thermogravimetric analysis, TGA)

TGA เป็นการศึกษาสมบัติทางความร้อนเกี่ยวกับน้ำหนักที่หายไปของวัสดุเมื่อให้ ความร้อนภายใต้การไหลเวียนของแก๊สเฉื่อย เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเมื่ออุณหภูมิ สูงขึ้นและศึกษาอุณหภูมิการเสื่อมสลายของวัสดุเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

# 2.8.6 การหาหมู่ฟังก์ชั่นของสารด้วยรังสีอินฟราเรด (infrared spectroscopy, IR)

การตรวจสอบหมู่ฟังก์ชั่นด้วยรังสีอินฟราเรด เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์และ ศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุลของสสาร ซึ่งอาจอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หลักการตรวจ สอบด้วยเทคนิคนี้คือ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสั่น (vibration) และการหมุน (rotation) ของโมเลกุล อินฟราเรดเป็นช่วงหนึ่งของสเปกตรัมการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีเลขคลื่นอยู่ในช่วงประมาณ 12,800 ถึง 10 cm<sup>-1</sup> หรือมีช่วงความยาวคลื่นจาก 0.78 ถึง 1,000 μm การสั่นและการหมุน เกิดการ โมเลกุลเกิดขึ้นเมื่อถูกรังสีอินฟราเรดเข้าไปกระตุ้นทำให้โมเลกุลเกิดการสั่นและการหมุน เกิดการ ดูดกลืนแสงทำให้โมเลกุลถูกกระตุ้นจากสภาวะพื้นไปสู่สภาวะเร้า แต่ละหมู่ฟังก์ชั่นจะมีการดูด กลืนแสงที่ความยาวคลื่นแตกต่างกันทำให้สามารถหาหมู่ฟังก์ชั่นของสารได้ (แม้น, 2537; Smith, 1999)

# 2.8.7 การตรวจสอบความหนึดของสารละลาย (solution viscosity)

ความหนืดเกิดขึ้นเมื่อของไหลเกิดการไหล ความเร็วของการไหลและอัตราไหล จะขึ้นกับความด้านทานภายในของของไหลชนิดนั้น ความด้านทานเรียกว่า ความหนืด (ทุ) ความ หนืดมีผลเกี่ยวข้องกับน้ำหนักโมเลกุลของสสาร ถ้าน้ำหนักโมเลกุลของสสารสูงค่าความหนืดจะสูง และความหนืดของของเหลวแปรผันตรงกับเวลาที่ของเหลวไหลผ่านคาปิลลารีวิซโครมิเตอร์ โดย ต้องทำการทดลองที่อุณหภูมิคงที่ เนื่องจากอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อความหนืด ที่อุณหภูมิสูงค่าความ หนืดต่ำและที่อุณหภูมิต่ำค่าความหนืดสูง (Sandler *et al.,* 1998) การหาค่าความหนืดสัมพัทธ์และ ความหนืดจำเพาะสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2.11 และ 2.12 ตามลำดับ

$$\eta_{\rm r} = \eta/\eta_0 \approx t/t_0 \tag{2.11}$$

$$\eta_{\rm sp} = \eta_{\rm r} - 1 = \frac{\eta - \eta_0}{\eta_0} \approx \frac{t - t_0}{t_0}$$
 (2.12)

ເນື່ອ	$\eta_{\text{sp}}$	=	ความหนืดจำเพาะ (specific viscosity)
	$\eta_{\rm r}$	=	ความหนืดสัมพัทธ์ (relative viscosity)
	η	=	ความหนืดของสารละลาย
	$\eta_0$	=	ความหนืดของตัวทำละลาย
	t	=	เวลาของการใหลของสารละลาย (sec)
	t <sub>0</sub>	=	เวลาของการใหลของตัวทำละลาย (sec)

# 2.8.8 การทดสอบการดูดชับน้ำ (water absorption)

โครงสร้างของดินเหนียวมอนท์โมริลโลในท์สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนไอออน กับโมเลกุลของน้ำได้ โดยแคทไอออนของน้ำจะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุกับแอนไอออนบริเวณผิว หน้าของชั้นดินเหนียว ดังนั้นจึงตรวจสอบสมบัติการดูดซับน้ำของพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโน ดอมโพสิท เพื่อศึกษาน้ำหนักของวัสดุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการดูดซับน้ำเกิดขึ้น สามารถใช้ สมการที่ 2.13 ในการกำนวณเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเมื่อมีการดูดซับน้ำ

$$P = \left[\frac{A - O}{O}\right] \times 100 \tag{2.13}$$

# 2.8.9 การทดสอบความต้านทานสารเคมี (chemical resistance)

พอลิเมอร์แต่ละชนิดจะมีความด้ำนทานต่อสารเคมีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโครง สร้างและการจัดเรียงตัวของโมเลกุลพอลิเมอร์ภายในโครงสร้างและขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลาย ที่ทำการทดสอบ โดยพอลิเมอร์มีขั้วสามารถละลายในตัวทำละลายมีขั้วได้ แต่จะไม่ละลายในตัวทำ ละลายไม่มีขั้วหรืออาจเกิดการบวมตัวเกิดขึ้น ส่วนพอลิเมอร์ไม่มีขั้วสามารถละลายในตัวทำละลาย ไม่มีขั้ว ความเหมาะสมระหว่างตัวทำละลายและพอลิเมอร์เป็นสมบัติการละลายที่สำคัญของพอลิ เมอร์ชนิดนั้นๆ เพราะสามารถบ่งบอกถึงความด้านทานสารเคมีของพอลิเมอร์ได้ การเปลี่ยนแปลง น้ำหนักเกิดขึ้นเมื่อมีการบวมตัวในตัวทำละลายสามารถกำนวณก่าการเปลี่ยนแปลงได้ในสมการที่ 2.14

$$P = \left[\frac{A-B}{B}\right] \times 100 \tag{2.14}$$

เมื่อ P = ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับสารเคมีของชิ้นตัวอย่าง B = น้ำหนักก่อนการแช่ชิ้นตัวอย่างในสารเคมี A = น้ำหนักหลังการแช่ชิ้นตัวอย่างในสารเคมี

## 2.8.10 การตรวจสอบลักษณะความโปร่งใส

โครงสร้างของพอลิเมอร์แบบอสัณฐานจะมีความโปร่งใสสูง เมื่อนำมาเตรียมพอลิ เมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท สมบัติความโปร่งใสไม่ควรเปลี่ยนแปลงไป เพราะดินเหนียว มอนท์โมริลโลไนท์มีขนาดอนุภาคเล็กมากในระดับนาโนเมตร เมื่อผสมเข้าไปภายในเนื้อพอลิเมอร์ แบบอสัณฐาน ถ้าโครงสร้างมีการจัดเรียงตัวแบบไมโครคอมโพสิท ชั้นดินเหนียวยังคงจัดเรียงโครง สร้างเป็นชั้นๆซ้อนทับกัน เมื่อแสงส่องผ่านตัวอย่างจะมีการกระเจิงของแสงเกิดขึ้นทำให้ความ โปร่งใสของวัสดุลดต่ำลง วัสดุประเภทนี้ยังคงมองทะลุได้แต่ความโปร่งใสไม่เหมือนเดิม เรียกการ เปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่า โปร่งแสง (translucent) แต่ถ้าชั้นดินเหนียวจัดเรียงโครงสร้างแบบเอกโฟลิเอ ชัน ชั้นดินเหนียวสามารถกระจายทั่วเนื้อพอลิเมอร์ เมื่อแสงส่องผ่านตัวอย่างชั้นดินเหนียวไม่มีการ ขัดขวางแสงและไม่เกิดการกระเจิงของแสง วัสดุจึงมีสมบัติความโปร่งใสเหมือน เดิม เรียกการ เปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่า โปร่งใส (transparent) แต่ถ้าแสงผ่านวัสดุเกิดขึ้นได้น้อยมาก โดยแสงที่ตก กระทบอาจถูกดูดซึมหรือสะท้อนที่ผิวหน้าของวัสดุ เรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่า ทึบแสง (opaque)

#### 2.9 การตรวจสอบเอกสาร

# 2.9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพ

Arroyo et al., 2003 ศึกษาการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพจากดินเหนียวมอนท์ โมริลโลในท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 70 meq/100 g ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงดึงผิวชนิดออก ตะเดกซิลเอมีน โดยนำโซเดียม – มอนท์โมริลโลในท์ปริมาณ 20 g ละลายในน้ำกลั่นร้อน 1,000 ml ที่อุณหภูมิ 80°C เตรียมสารละลายสารลดแรงดึงผิวจากออกตะเดกซิลเอมีน (7.7 g, 28 mmol) และ กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (2.9 ml) ละลายในน้ำกลั่นร้อนปริมาตร 500 ml ที่อุณหภูมิ 80°C นำ สารละลายผสมกัน โดยกวนตลอดเวลานาน 50 min กรองและล้างผงดินเหนียวด้วยน้ำกลั่นร้อน 80° C ปริมาตร 500 ml จำนวน 3 ครั้ง อบดินเหนียวปรับสภาพในดู้อบสุญญากาศที่ 80°C นาน 24 h ใด้ดินเหนียวปรับสภาพกลุ่มออกตะเดกซิลเอมีน ตรวจสอบอิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวที่มีผลต่อ โกรงสร้างชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD พบว่าระยะห่างระหว่างชั้นของดินเหนียวที่ไม่มีการปรับ สภาพมีก่าเท่ากับ 12 Å เมื่อมีการปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวออกตะเดกซิลเอมีน ทำ ให้ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้นมีก่าเท่ากับ 18.3 Å

Ding et al., 2004 ศึกษาการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพจากโซเดียม-มอนท์โม ริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 100 meq/100 g ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงดึงผิวชนิดซีทิล ใดเมทิลแอม โมเนียมโบรไมด์ โดยนำโซเดียม - มอนท์โมริลโลไนท์ปริมาณ 40 g ละลายในน้ำกลั่น 1,000 ml ให้ความร้อนที่ 80°C กวนตลอดเวลา เตรียมสารละลายสารลดแรงดึงผิวจากซีทิลไดเมทิล แอมโมเนียมโบรไมด์ปริมาณ 16 g ละลายในน้ำกลั่น 100 g นำสารสะลายทั้งสองผสมกัน แล้วกวน ต่อเนื่องนาน 8 h ตกตะกอนดินเหนียวปรับสภาพก่อนล้างด้วยน้ำกลั่นร้อนจำนวน 3 ครั้ง อบดิน เหนียวปรับสภาพในคู้อบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 100°C นาน 24 h ได้ดินเหนียวปรับสภาพมอนท์โม ริลโลไนท์ที่มีหมู่สารลดแรงตึงผิวซีทิลไดเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ ตรวจสอบอิทธิพลของสารลด แรงดึงผิวที่มีผลต่อโครงสร้างชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD พบว่ามุมองสาการกระเจิงของรังสี เอกซ์ของดินเหนียวที่ไม่มีการปรับสภาพมีค่าเท่ากับ 6.94° เมื่อมีการปรับสภาพดินเหนียวด้วยสาร ลดแรงดึงผิวซีทิลไดเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ ทำให้มุมองสาการกระเจิงของรังสีเอกซ์ลดลงมีก่า เท่ากับ 3.62° ระยะห่างระหว่างชั้นดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้น

Liang *et al.*, 2004 ศึกษาการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพจากมอนท์โมริลโล ในท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 100 meq/100 g ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดเฮกซะเดก ซิลเอมีน (hexadecylamine, OM-16) โดยนำ OM-16C ปริมาณ 5 g ละลายในกรดไฮโดรคลอริกเข้ม ข้น 37% ปริมาตร 5 ml และเติมน้ำกลั่น 50 ml พร้อมให้ความร้อนที่ 80°C นาน 5 min เตรียมสาร ละลายดินเหนียวโซเดียม - มอนท์โมริลโลไนท์ปริมาณ 12.5 g ละลายในน้ำกลั่นปริมาตร 400 ml นำสารละลายทั้งสองผสมกันพร้อมกวนตลอดเวลานาน 1 h ที่ 80°C กรองและล้างด้วยน้ำกลั่นร้อน (80°C) หลายๆครั้ง เพื่อกำจัดเกลือแอมโมเนียมที่อยู่ในรูปคลอไรด์ไอออน อบผงดินเหนียวปรับ สภาพในตู้อบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 80°C นาน 24 h ได้ดินเหนียวปรับสภาพที่มีสารลดแรงตึงผิว เฮกซะเดกซิลเอมีนเป็นองค์ประกอบ ตรวจสอบอิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวที่มีผลต่อโครง สร้าง ชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD พบว่าระยะห่างระหว่างชั้นของดินเหนียวที่ไม่มีการปรับสภาพมีค่า เท่ากับ 12.4 Å เมื่อมีการปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวเฮกซะเดกซิลเอมีนทำให้ระยะ ห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้นมีค่าเท่ากับ 20.7 Å

Liu et al., 2004 ศึกษาการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพจากมอนท์โมริลโลในท์ ที่มีค่า CEC เท่ากับ 120 meq/100 g ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวออกตะเดกซิลเอมีน โดยนำออกตะเดกซิลเอมีนปริมาณ 5.55 g ละลายในกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.3 mol/l ปริมาตร 100 ml เตรียมสารละลายโซเดียม - มอนท์โมริลโลในท์ปริมาณ 20 g ละลายในน้ำกลั่นปริมาตร 1,000 ml นำสารละลายทั้งสองผสมกันโดยกวนตลอดเวลานาน 1 h ให้ความร้อนที่ 80°C ตก ตะกอนดินเหนียวปรับสภาพ กรองและล้างด้วยน้ำกลั่นร้อนหลายๆครั้งเพื่อกำจัดคลอไรด์ไอออน ตรวจสอบการกำจัดคลอไรด์ด้วยสารละลาย AgNO<sub>3</sub> ที่มีความเข้มข้น 0.1 N อบดินเหนียวปรับ สภาพในตู้อบสุญญากาศที่ 80°C นาน 24 h ได้ดินเหนียวปรับสภาพมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีสารลด แรงตึงผิวชนิดออกตะเดกซิลเอมีนเป็นองก์ประกอบ

Liu et al., 2004 ศึกษาการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพจากโซเดียม - มอนท์โม ริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 120 meq/100 g ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดโดเดก ซิลเอมีน โดยนำโดเดกซิลเอมีนปริมาณ 5.55 g ละลายในกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.3 mol/l ปริมาตร 100 ml เตรียมสารละลายโซเดียม - มอนท์โมริลโลไนท์ปริมาณ 20 g ละลายในน้ำกลั่น 1,000 ml นำสารละลายทั้งสองผสมกันพร้อมกวนตลอดเวลานาน 1 h ให้ความร้อนที่ 80°C ตก ตะกอนดินเหนียวปรับสภาพ กรองและล้างด้วยน้ำกลั่นร้อนหลายๆครั้ง เพื่อกำจัดคลอไรด์ไอออน ตรวจสอบการกำจัดคลอไรด์ด้วยสารละลาย AgNO, ที่มีความเข้มข้น 0.1N อบดินเหนียวปรับสภาพ ในตู้อบสุญญากาศที่ 80°C นาน 24 h ได้ดินเหนียวปรับสภาพมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีสารลดแรงตึง ผิวชนิดโดเดกซิลเอมีนเป็นองก์ประกอบ

Sharif et al., 2004 ศึกษาการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพจากดินเหนียวมอนท์ โมริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 119 meq/100 g ทำการปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิว ชนิดเดกซิลเอมีนและออกตะเดกซิลเอมีน โดยนำดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ปริมาณ 20 g ละลายในน้ำกลั่นปริมาตร 800 ml และให้ความร้อนที่ 80°C และเตรียมสารละลายสารลดแรงตึงผิว โคเคกซิลแอมโมเนียมคลอไรค์ที่มีความเข้มข้น 50 mmol (เตรียมจากการผสมระหว่าง 50 mmol ของเคกซิลเอมีนกับ 50 mmol ของกรคไฮโครคลอริกเข้มข้นในน้ำกลั่น 200 ml) นำสารละลายทั้ง สองผสมกัน ตกตะกอนดินเหนียวปรับสภาพ กรองและล้างด้วยน้ำร้อนเพื่อกำจัดคลอไรค์ไอออน (CI) ตรวจสอบการกำจัดคลอไรค์ด้วยสารละลาย AgNO<sub>3</sub> ที่มีความเข้มข้น 1 N อบดินเหนียวปรับ สภาพในตู้อบสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 60°C นาน 24 h ได้ดินเหนียวปรับสภาพที่มีสารลดแรงตึงผิว ชนิดเดกซิลเอมีนเป็นองค์ประกอบ และในกรณีออกตะเดกซิลเอมีนทำการเตรียมในทำนองเดียวกัน

Sur และคณะ (2001) ศึกษาการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพจากดินเหนียว ชนิดมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 98 meq/100 g ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึง ผิวชนิดเดกซิลแอมโมเนียมโบร์ไมด์ สังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพโดยนำเดกซิลแอมโมเนียม โบร์ไมด์ เข้มข้น 0.05 M ละลายในตัวทำละลายผสมระหว่างเอทานอลกับน้ำ ในอัตราส่วน 1:1 ปริมาตร 500 ml และเติมดินเหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์ลงไปปริมาณ 2 g พร้อมให้ความร้อน ที่ 80°C นาน 24 h หลังจากนั้นตกตะกอนผงดินเหนียว กรองและล้างผงดินเหนียวด้วยสารละลาย ผสมระหว่างเอทานอลกับน้ำหลายๆครั้ง เพื่อกำจัดโบรไมด์ไอออน (Br) ตรวจสอบการกำจัดโบร ไมด์ไอออนด้วยสารละลาย AgNO<sub>3</sub> ที่มีความเข้มข้น 0.1 N นำผงดินเหนียวปรับสภาพอบในตู้อบ สุญญากาศที่อุณหภูมิ 80°C นาน 24 h จะได้ดินเหนียวปรับสภาพที่มีสารลดแรงตึงผิวชนิดเดกซิล แอมโมเนียมโบร์ไมด์เป็นองก์ประกอบภายในระหว่างชั้นของดินเหนียว ตรวจสอบอิทธิพลของสาร ลดแรงตึงผิวที่มีผลต่อโครงสร้างชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD พบว่าระยะห่างระหว่างชั้นของดิน เหนียวที่ไม่มีการปรับสภาพมีค่าเท่ากับ 12.3 A เมื่อมีการปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิว เดกซิลแอมโมเนียมโบร์ไมด์ ทำให้ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีค่าเท่ากับ 18.3 A

Xiong et al., 2004 ศึกษาการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพจากมอนท์โมริลโล ในท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 110 meq/100 g ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวเมทิลลีน บิสออร์โท - คลอโรอะนีลีน โดยนำมอนท์โมริลโลในท์ปริมาณ 10 g ละลายในน้ำกลั่น 200 g ภาย ใต้การกวนตลอดเวลา ปรับ pH ให้อยู่ในช่วง 3 - 4 ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น เตรียมสาร ละลายสารลดแรงตึงผิวโดยนำเมทิลลีนบิสออร์โทคลอโรอะนีลีนปริมาณ 5 g ละลายในตัวทำ ละลายผสมระหว่างกรดไฮโดรคลอริกกับอะซีโทน (2 : 3 โดยปริมาตร) ภายใต้การกวนตลอดเวลา ด้วยตัวกวนแม่เหล็ก นำสารละลายทั้งสองผสมกันพร้อมกวนตลอดเวลานาน 12 h ที่อุณหภูมิห้อง และให้กวามร้อนด้วยอุณหภูมิ 80°C นาน 4 h ตกตะกอนดินเหนียวปรับสภาพ กรองและล้างด้วย น้ำกลั่นร้อนหลายๆครั้ง เพื่อกำจัด AgC1 (ตรวจสอบด้วยการไทเทรตกับสารละลาย AgNO<sub>3</sub> เข้มข้น 0.1 M ) อบผงดินเหนียวปรับสภาพในดู้อบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 80°C นาน 24 h ตรวจสอบอิทธิ พลของสารลดแรงดึงผิวที่มีผลต่อโครงสร้างชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD พบว่าระยะห่างระหว่าง ชั้นของคินเหนียวที่ไม่มีการปรับสภาพมีค่าเท่ากับ 12.8 Å เมื่อมีการปรับสภาพคินเหนียวด้วยสาร ลดแรงตึงผิวเมทิลลีนบิสออร์โท - คลอโรอะนีลีน ทำให้ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้นมีก่าเท่ากับ 22.1 Å

Zhang et al., 2004 ศึกษาการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพจากมอนท์โมริลโล ในท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 100 meq/100 g สังเคราะห์ด้วยสารลดแรงดึงผิวซีทิลไดเมททิล แอมโมเนียมโบร์ไมด์ โดยนำมอนท์โมริลโลในท์เดิมในน้ำกลั่นพร้อมกวนตลอดเวลาเพื่อให้มอนท์ โมริลโลในท์ละลายในน้ำกลั่น และเตรียมซีทิลไดเมททิลแอมโมเนียมโบร์ไมด์ละลายในกรด ใฮโดรคลอริกเข้มข้น นำสารละลายทั้งสองผสมกันพร้อมกวนตลอดเวลานาน 6 h ตกตะกอนดิน เหนียวปรับสภาพ กรองและล้างด้วยน้ำกลั่นร้อนหลายๆครั้ง เพื่อกำจัดโบรไมด์ไอออน (Br) ตรวจ สอบการกำจัดโบรไมด์ด้วยสารละลาย AgNO<sub>3</sub> ที่มีความเข้มข้น 1 N อบดินเหนียวปรับสภาพในดู้ อบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 80°C นาน 24 h ตรวจสอบอิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวที่มีผลต่อโครง สร้างชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD พบว่าระยะห่างระหว่างชั้นของดินเหนียวที่ไม่มีการปรับสภาพ มีก่าเท่ากับ 12.0 Å เมื่อมีการปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวซีทิลไดเมททิลแอมโมเนียม โบร์ไมด์ ทำให้ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้นมีก่าเท่ากับ 16.2 Å

# 2.9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท ด้วยเทคนิคสารละลาย

### 2.9.2.1 พอลิซัลโฟน

Sur et al., 2001 ศึกษาการสังเคราะห์ดินเหนียวปรับสภาพและการเตรียม พอลิซัล โฟน - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท พร้อมทั้งศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียว สมบัติเชิงกลและ สมบัติทางความร้อน โดยเตรียมพอลิซัลโฟน - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเทคนิคสารละลาย ใช้ตัวทำละลาย DMAc พอลิซัลโฟนชนิด Udel<sup>®</sup>P-1700 และดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีก่า CEC เท่ากับ 98 meq/100 g นำดินเหนียวมาปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดโดเดกซิลเอมีน และแปรสัดส่วนดินเหนียวปรับสภาพในพอลิซัลโฟนปริมาณ 1 - 10 wt% เมื่อตรวจสอบโครงสร้าง ของชั้นดินเหนียวที่ไม่มีการปรับสภาพ พบว่า มีก่าระยะห่างระหว่างชั้นเท่ากับ 12.3 A เมื่อเติมสาร ลดแรงตึงผิวจะทำให้ก่าระยะห่างระหว่างชั้นของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นเป็น 18.3 A เมื่อตรวจสอบ โครงสร้างของชั้นดินเหนียวปรับสภาพในเนื้อพอลิซัลโฟนด้วยเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การ เดิมดินเหนียวปรับสภาพในปริมาณ 1 - 5 wt% ชั้นดินเหนียวมีโครงสร้างแบบเอกโฟลิเอชัน เมื่อ วิเคราะห์สมบัติทางกวามร้อนด้วยเครื่องเทอร์โมกราวิเมตตริก พบว่า การเติมดินเหนียวปรับสภาพ ในปริมาณ 5 wt% ทำให้ความเสถียรทางความร้อนเพิ่มสูงขึ้น เพราะชั้นคินเหนียวขัดขวางการแพร่ ผ่านของก๊าซออกซิเจน การเผาไหม้จึงเกิดได้ช้า เมื่อทดสอบสมบัติเชิงกล พบว่า การเติมคินเหนียว ปรับสภาพในปริมาณ 3 wt% จะมีก่าความทนต่อแรงดึงเพิ่มขึ้นประมาณ 36.91% และก่ามอดุลัส เพิ่มขึ้นประมาณ 32.5 %

Yeh et al., 2003 ศึกษาอิทธิพลของดินเหนียวปรับสภาพต่อสมบัติความต้านทาน การกัดกร่อน สมบัติเชิงกล และสมบัติทางกวามร้อนของพอลิซัลโฟน - ดินเหนียวนาโนกอมโพสิท เลือกใช้พอลิซัลโฟนชนิค Udel<sup>®</sup>P-3500 และใช้คินเหนียวชนิคมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่า ้กับ 114 meq/100 g เตรียมพอลิซัลโฟน - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเทคนิคสารละลาย โดยใช้ ้ตัวทำละลาย NMP และใช้สารลดแรงตึงผิวชนิด โดเดกซิลเอมีนในการปรับสภาพดินเหนียว แปรสัด ้ส่วนดินเหนียวปรับสภาพปริมาณ 1 - 10 wt% ทำการขึ้นรูปเป็นแผ่นเมมเบรน เมื่อตรวจสอบหมู่ ฟังก์ชั่นของพอลิซัลโฟน - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเครื่อง FTIR พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณดิน เหนียวปรับสภาพในปริมาณมากขึ้น สเปกตรัมของหมู่ฟังก์ชั่นจะมีความเข้มเพิ่มขึ้น เมื่อตรวจ สอบ โครงสร้างของชั้นดินเหนียวด้วยเครื่องตรวจสอบการกระเจิงของรังสีเอกซ์มมกว้าง (wide angle X-Ray diffraction, WAXD) พบว่า มอนท์โมริลโลในท์มี d - spacing เท่ากับ 1.76 nm และเมื่อเติม มอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในพอลิซัลโฟน โครงสร้างของชั้นคินเหนียวเป็นแบบเอกโฟลิเอชัน ้ไม่ปรากฏค่า d - spacing แต่เมื่อเติมมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณมากขึ้นเป็น 10 wt% ้ โครงสร้างของชั้นดินเหนียวเป็นแบบอินเตอร์คาร์เลชัน ค่า d - spacing เพิ่มขึ้นเป็น 21.5 Å เกิดการ ้งยายระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้น เมื่อยืนยัน โครงสร้างของชั้นดินเหนียวด้วยเครื่อง TEM ของ PSF-MMT-10 wt% ชั้นดินเหนียวมีการขยายระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้น เมื่อเติมมอนท์โมริลโลไนท์ ปรับสภาพในปริมาณมากขึ้นการแพร่ผ่านของก๊าซ O, และ N, ผ่านได้ยากขึ้น เพราะชั้นดินเหนียว ้ขัดขวางการแพร่ผ่านของก๊าซ ทดสอบการกักกันน้ำ พบว่า เมมเบรนมีการกักกันน้ำได้ดีขึ้นทำให้ ้ค่าฟลักซ์ลดลง ค่ามอดลัสจากการทดสอบด้วยเครื่อง DMTA แปรผันตรงกับปริมาณ MMT ปรับ ้สภาพที่เติมในพอลิซัลโฟน และการเติมมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณมากขึ้นทำให้การ ้ส่องผ่านของแสงในเมมเบรนลดต่ำลง ทคสอบการกัดกร่อนโดยเกลือบพอลิซัลโฟน – ดินเหนียวนา ์ โนคอมโพสิทลงบนแผ่นเหล็ก พบว่า การเติมมอนท์โมริลโลในท์ปรับสภาพในปริมาณ 1 wt% ทำ ให้ค่าความต้านทานการกัดกร่อนและศักย์ไฟฟ้าของการกัดกร่อนเพิ่มสูงขึ้น

#### 2.9.2.2 พอลิอิมมีด

Agag et al., 2001 ศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนพอลิ อิมมีค - ดิน เหนียวนาโนคอมโพสิท โดยเลือกใช้ดินเหนียวชนิดโซเดียมมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 119 meq/100 g และเลือกใช้สารลดแรงดึงผิวชนิดแอมโมเนียมคลอไรด์ เตรียมด้วยเทคนิคพอลิ เมอร์ไรซ์มอนอเมอร์ โดยเลือกใช้ตัวทำละลายไดเมทิลอะซีตาไมด์ และแปรสัดส่วนมอนท์โมริลโล ในท์ที่ทำการปรับสภาพในปริมาณ 1 – 10 wt% เมื่อตรวจสอบโครงสร้างของชั้นดินเหนียวมอนท์ โมริลโลไนท์ปรับสภาพภายในพอลิอิมมีดด้วยเครื่อง XRD การเติมสารลดแรงดึงผิวทำให้ก่าระยะ ห่างระหว่างชั้นของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 12.4 Å เป็น 18.3 Å และเมื่อเติมดินเหนียวมอนท์โมริล โลในท์ปรับสภาพในปริมาณ 1 wt% ในพอลิอิมมีดชั้นดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณ 1 wt% ในพอลิอิมมีดชั้นดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณ 1 wt% ในพอลิอิมมีดชั้นดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพมี โครงสร้างแบบเอกไฟลิเอชัน เมื่อเติมดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณมากขึ้น เท่ากับ 6 wt% ชั้นดินเหนียวมีก่าระยะห่างระหว่างชั้นด่ำลงเท่ากับ 12.9 Å มีโครงสร้างแบบไมโคร คอมโพสิท ทดสอบสมบัติทางความร้อน พบว่า การเติมดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพ ในปริมาณมากขึ้นเท่ากับ 10 wt% จะทำให้อุณหภูมิกลาสทรานซิชันเพิ่มสูงขึ้น และการเติมมอนท์ โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณ 1 wt% จะมีก่ามอดุลัส ก่าความทนต่อแรงดึงและความเสถียร ทางความร้อนสูง

Liang et al., 2004 ศึกษาพอลิอิมมีค – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท เตรียมแบบพอลิ เมอร์ไรซ์มอนอเมอร์ โดยทำการสังเคราะห์จากพอลิอิมมีคและดินเหนียวชนิดมอนท์ โมริลโลไนท์ ที่มีค่า CEC เท่ากับ 100 meq/100 g ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวเฮกซะเดกซิลเอมีน และแปรปริมาณมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณ 0.5 - 3 wt% พบว่า การเติมสารลดแรงตึง ผิวทำให้ d - spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 12.4 Å เป็น 20.7 Å เมื่อตรวจสอบโครงสร้าง ของชั้นดินเหนียวด้วยเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การเติม MMT ปรับสภาพในปริมาณ 0.5 - 3 wt% โครงสร้างของชั้นดินเหนียวในพอลิอิมมีดเป็นแบบเอกโฟลิเอชัน และการเติม MMT ปรับ สภาพจะทำให้สมบัติทางความร้อนเพิ่มสูงขึ้น ความเสถียรทางความร้อนเมื่อตรวจสอบด้วย TGA อุณหภูมิขณะน้ำหนักหายไป 5 - 10% เพิ่มสูงขึ้น การกระจายตัวทางความร้อนลดลง ทคสอบ สมบัติเชิงกล พบว่า ค่าความทนต่อแรงดึงและค่ามอดุลัสแปรผันตรงกับการเติมปริมาณดินเหนียว ปรับสภาพ ค่าความทนต่อแรงดึงเพิ่มขึ้นประมาณ 47.6%

Zhang et al., 2004 ศึกษาพอลิอิมมีด - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท เลือกใช้ดิน เหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 100 meq/100 g ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลด แรงตึงผิวชนิดซีทิลไดเมทิลแอมโมเนียมโบร์ไมด์ ทำการเตรียมด้วยเทคนิคสารละลาย เลือกใช้ตัว ทำละลาย DMAc แปรปริมาณมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพ 1 - 20 wt% เมื่อตรวจสอบโครงสร้าง ของดินเหนียว พบว่า การเติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ d - spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 12.6 Å เป็น 19.9Å เมื่อตรวจสอบโครงสร้างของชั้นดินเหนียวด้วยเครื่อง XRD พบว่า การเติมดินเหนียว ในเติมในปริมาณ 1 wt% ชั้นดินเหนียวมีโครงสร้างแบบเอกโฟลิเอชัน เมื่อเติมมอนท์โมริลโลไนท์ ปรับสภาพในปริมาณ 3 - 10 wt% ชั้นดินเหนียวมีโครงสร้างแบบอินเตอร์คาร์เลชัน ทดสอบสมบัติ ของพอลิอิมมีด - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท พบว่า เมื่อเติมมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพใน ปริมาณ 1 wt% จะมีค่าความทนต่อแรงดึงเพิ่มสูงสุดจาก 120 MPa เป็น 210 MPa ส่วนค่ามอดุลัส แปรผันตรงกับปริมาณการเติม MMT ปรับสภาพ การทดสอบความโปร่งใสพบว่า การเติมมอนท์โม ริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณ 1 - 5 wt% มีความโปร่งใสสามารถมองทะลุผ่านได้ แต่เมื่อเพิ่ม ปริมาณมอนท์โมริลโลไนท์มากขึ้นจะทำให้มีความขุ่นเพิ่มขึ้น

#### 2.9.2.3 พอลิสไตรีน

Aphiwantrakul et al., 2005 ศึกษาการเตรียมพอลิสไตรีน - ดินเหนียวนาโนคอม โพสิทด้วยเทคนิคพอลิเมอร์ไรซ์มอนอเมอร์ ศึกษาการแปรชนิดของดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ โดยเลือกดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ชนิดไวโอมิง (มีค่า CEC 97 meq/100 g) และดินเหนียว มอนท์โมริลโลไนท์ชนิดเบนโทไนท์ (bentonite, BNH) (มีค่า CEC 131 meq/100g) และใช้สารลด แรงดึงผิวออกตะเดกซิลไดเมทิลเอมีน (octadecyl amine, ODA) ให้สัญลักษณ์ดินเหนียวปรับสภาพ คือ ODA-SWy และ ODA-BNH ตามลำดับ พบว่า เมื่อตรวจสอบค่าระยะห่างระหว่างชั้นจากเครื่อง XRD ค่าระยะห่างระหว่างชั้นของ ODA-BNH มีค่าเท่ากับ 35.7 Å ส่วนค่าระยะห่างระหว่างชั้นจอง ODA-SWy เท่ากับ 17.7 Å และเมื่อตรวจสอบระยะห่างระหว่างชั้นของพอลิสไตรีน - ดินเหนียวนา โนคอมโพสิทที่เติมดินเหนียวชนิด ODA-SWy ไม่สามารถหาระยะห่างระหว่างชั้นได้ โครงสร้าง เป็นแบบเอกโฟลิเอชัน พอลิสไตรีน - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทที่เติมดินเหนียวชนิด ODA-BNH มีระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้นเท่ากับ 35.8 Å โครงสร้างเป็นแบบอินเตอร์การ์เลชัน

Chen et al., 2001 ศึกษาการเตรียมพอลิสไตรีน - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท ระหว่างพอลิสไตรีนและโซเดียมมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีก่า CEC เท่ากับ 92 meq/100 g ปรับสภาพ ดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดซีทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ แปรสัดส่วนมอนท์โมริล โลไนท์ปรับสภาพในปริมาณ 5 wt% ทำการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคพอลิเมอร์ไรซ์มอนอเมอร์ เมื่อ ศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียวพบว่า การเติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ระยะห่างระหว่างชั้นของดิน เหนียวเพิ่มสูงขึ้น มุมองสาในการกระเจิงแสงเมื่อตกกระทบผลึกลดลง เมื่อตรวจสอบโครงสร้างของ ชั้นดินเหนียวด้วยเครื่อง WAXD และ TEM พบว่า โครงสร้างของชั้นดินเหนียวเป็นแบบเอกโฟลิ เอชัน ไม่สามารถตรวจสอบค่า d – spacing ได้ เพราะชั้นดินเหนียวขยายออกจากกัน

Fu *et al.*, 2000 ศึกษาการเตรียมพอลิสไตรีน - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท ระหว่าง พอลิสไตรีนและดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 90 meq/100 g เลือกใช้สารลด แรงตึงผิวชนิดไวนิลเบนซิลไดเมทิลดดเดกซิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (vinylbenzyldimethyl dodecyl ammonium chloride, VDAC) และแปรสัดส่วนดินเหนียวปรับสภาพในปริมาณ 7.6 wt% พบว่า การ เติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ d - spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 9.9 Å เป็น 19.2 Å และเมื่อผสม ในพอลิสไตรีนโครงสร้างของชั้นดินเหนียวเป็นแบบเอกโฟลิเอชัน ไม่สามารถตรวจ สอบค่าระยะ ห่างระหว่างชั้นได้ ศึกษาสมบัติทางความร้อนจากเครื่อง DMTA พบว่า เมื่อเติมดินเหนียวปรับ สภาพจะทำให้อุณหภูมิกลาสทรานซิชันเพิ่มขึ้นประมาณ 7.6% และเมื่อตรวจสอบจาก DMTA พบ ว่า การเติม VDAC-MMT ในปริมาณ 7.6% จะทำให้ค่ามอดุลัสเพิ่มสูงขึ้นจาก 3.5 GPa เป็น 5.5 GPa

Uthirakumar et al., 2004 ศึกษาการเตรียมพอลิสไตรีน - ดินเหนียวนาโนคอมโพ สิท โดยใช้เทคนิคการเตรียมแบบพอลิเมอร์ไรซ์มอนอเมอร์ ดินเหนียวมีค่า CEC เท่ากับ 119 meq/100 g ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดไตรบิวทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ พบว่า ก่าระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้นจาก 12 Å เป็น 20.6 Å เตรียมการผสมโดยแปรปริมาณมอนท์โมริล โลในท์เท่ากับ 1, 3 และ5 wt% แทนด้วยอักษรย่อ PS/MMT –1, PS/MMT-3 และ PS/MMT-5 เมื่อ ตรวจสอบโครงสร้างของชั้นดินเหนียวด้วยเครื่อง XRD, TEM และ SEM พบว่า PS/MMT-1 และ PS/MMT-3 มีโครงสร้างของชั้นดินเหนียวแบบเอกโฟลิเอชันและ PS/MMT-3 มีโครงสร้างของชั้น ดินเหนียวแบบอินเตอร์การ์เลชัน ส่วน PS/MMT-5 มีโครงสร้างของชั้นดินเหนียวแบบไมโครคอม โพสิทระยะห่างระหว่างชั้นเท่ากับ 14.2 Å ทำการตรวจสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเครื่อง DSC และ TGA พบว่า PS/MMT-3 มีอุณหภูมิการเสื่อมสลายสูง และอุณหภูมิกลาสทรานซิชันเพิ่มสูงขึ้น ดรวจสอบน้ำหนักโมเลกุลจาก GPC พบว่า การกระจายของน้ำหนักโมเลกุลแคบลง

#### 2.9.2.4 พอลิแอนนิลีน

Lee et al., 2002 ศึกษาการเตรียมพอลิแอนนิลีน - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท เลือกใช้ดินเหนียวชนิดโซเดียมมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 90 meq/100 g เตรียมการ ผสมแบบพอลิเมอร์ไรซ์มอนอเมอร์ โดยเลือกใช้ตัวทำละลายไฮโดรคลอริก และแปรปริมาณมอนท์ โมริลโลไนท์ปรับสภาพ 25.3 wt% ความเข้มข้นของพอลิแอนนิลีนเท่ากับ 74.7 wt% เมื่อตรวจสอบ โครงสร้างของชั้นดินเหนียวด้วยเครื่อง XRD พบว่า การเติมดินเหนียวปรับสภาพในพอลิแอนนิลีน ทำให้ชั้นดินเหนียวมีโครงสร้างแบบอินเตอร์คาร์เลชัน เมื่อศึกษาสมบัติทางความร้อนจากเครื่อง TGA พบว่าความเสลียรทางความร้อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 25°C เมื่อมีการเติมมอนท์โมริลโลไนท์ ปรับสภาพในปริมาณ 3%

Yeh et al., 2001 ศึกษาพอลิแอนนิลีน - คินเหนียวนาโนคอมโพสิท โดยเลือกใช้ ดินเหนียวชนิคโซเคียมมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีก่า CEC เท่ากับ 122 meq/100 g ปรับสภาพคิน เหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวโคกาไมโดโพรพิลไฮดรอกซิลซัลเทน เตรียมแบบพอลิเมอร์ไรซ์มอนอ เมอร์ เลือกใช้ตัวทำละลายไดเมทิลไพโรริลโดน และแปรสัดส่วนมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพ จาก 0.25 - 3 wt% เมื่อตรวจสอบโครงสร้างของชั้นดินเหนียวด้วยเครื่อง XRD และ TEM พบว่าการ เติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ d – spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นเป็น 22.6 Å และ โครงสร้างของชั้น ดินเหนียวมีโครงสร้างแบบเอกโฟลิเอชัน เมื่อมีปริมาณของมอนท์โมริลโลไนท์มากขึ้นการแพร่ผ่าน ของก๊าซ N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> แพร่ผ่านได้ยากขึ้น เมื่อทดสอบความเสลียรทางความร้อนด้วย DMTA และ TGA พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงความเสลียรทางความร้อนเพียงเล็กน้อย อุณหภูมิการเสื่อมสลายไม่มีการ เปลี่ยนแปลง แต่ดินเหนียวจะทำให้อุณหภูมิขณะเกิดผลึก (crystalline temperature, Tc) เพิ่มสูงขึ้น เมื่อตรวจสอบด้วย DSC เนื่องอนุภาคของดินเหนียวโดยโครงสร้างจัดเรียงตัวเป็นผลึกจึงเหนี่ยวนำ ให้เกิดผลึกมากขึ้น

Yoshimoto et al., 2004 ศึกษาการเตรียมพอลิแอนนิลีน - ดินเหนียวนาโนคอมโพ สิท โดยเลือกใช้ดินเหนียวชนิดโซเดียมมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 115 meq/100 g ปรับ สภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวแอนนิลิเนียมกลอไรด์ เตรียมด้วยเทคนิกพอลิเมอร์ไรซ์มอนอ เมอร์ โดยใช้ตัวทำละลายไฮโดรกลอริกและแปรสัดส่วนมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพ เมื่อตรวจ สอบโครงสร้างของชั้นดินเหนียวด้วย XRD และ TEM พบว่า การเติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ d spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 14.7 Å เป็น 24.7 Å และเมื่อเติมดินเหนียวปรับสภาพในพอลิ แอนนิลีนชั้นดินเหนียวมีโครงสร้างแบบอินเตอร์การ์เลชันก่า d - spacing ลดลงเท่ากับ 12.5 Å และ เมื่อทดสอบความเสถียรทางกวามร้อน การเติมมอนท์โมริลโลในท์จะทำให้พอลิแอนนิลีน – ดิน เหนียวนาโนคอมโพสิทมีความเสถียรทางกวามร้อนเพิ่มสูงขึ้น และมีปริมาณเถ้าที่เหลือหลังการเผา ใหม้ในปริมาณมากขึ้น

#### 2.9.2.5 พอลิยูรีเทน

Xiong et al., 2004 ศึกษาพอลิยูรีเทน – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท เลือกใช้ดิน เหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 110 meq/100 g ระยะห่างระหว่างชั้นเท่ากับ 12.8 Å เลือกใช้สารลดแรงตึงผิวซีทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ในการปรับสภาพดินเหนียว ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็น 15.1 Å ตรวจสอบโครงสร้างพอลิยูรีเทน - ดินเหนียวนาโน กอมโพสิทด้วยเครื่อง XRD และ TEM พบว่า เมื่อเติมดินเหนียวปรับสภาพในปริมาณ 3 wt% ชั้น ดินเหนียวมีโครงสร้างแบบอินเตอร์การ์เลชัน ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็น 22.1 Å ทดสอบ กวามเสลียรทางกวามร้อนพบว่า การเติมดินเหนียวปรับสภาพในปริมาณ 5 wt% มีความเสลียรทาง กวามร้อนสูงขึ้น การเสื่อมสลายเกิดได้ช้าเพราะอนุภาคดินเหนียวขัดขวางการเกิดการเผาไหม้ อุณหภูมิการเสื่อมสลายเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 15°C การเติมดินเหนียวปรับสภาพทำให้สมบัติเชิงกล เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเติมดินเหนียวปรับสภาพในปริมาณ 5 wt% ค่าความทนต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น 600% เมื่อ เปรียบเทียบกับ PU เพราะเกิดอันตรกิริยาที่แข็งแรงระหว่างอนุภาคดินเหนียวและพอลิยูรีเทนโดย ใช้พันธะโควาเลนต์ในการเกิดพันธะ

## 2.9.2.6 พอลิไวนิลคลอไรด์

Gong et al., 2003 ศึกษาการเตรียมและสมบัติเชิงกลของพอลิไวนิลคลอไรด์ - ดิน เหนียวนาโนกอมโพสิทด้วยเทกนิกพอลิเมอร์ไรซ์มอนอเมอร์ เลือกใช้ดินเหนียวชนิดมอนท์โมริล โลไนท์ และปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดไดเมทิลไดโดเดกซิลแอมโมเนียมกลอ ไรด์ เมื่อปรับสภาพดินเหนียวระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มสูงขึ้นจาก 9.8 Å เป็น 18.9 Å แปรปริมาณ มอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณ 1 - 5 wt% ตรวจสอบโครงสร้างของชั้นดินเหนียวจาก เกรื่อง XRD และ TEM พบว่า โครงสร้างของพอลิไวนิลกลอไรด์ - ดินเหนียวนาโนกอมโพสิทมี โกรงสร้างแบบเอกโฟลิเอชัน ชั้นดินเหนียวกระจายตัวได้ดีในเนื้อพอลิไวนิลกลอไรด์ และเมื่อตรวจ สอบสมบัติเชิงกลของพอลิไวนิลกลอไรด์ – ดินเหนียวนาโนกอมโพสิทที่เติมดินเหนียวปรับสภาพ ในปริมาณ 5 wt% จะมีก่ากวามทนต่อแรงดึง ก่าระยะยืด ณ จุดขาด ก่ามอดุลัส และกวามด้านทาน ต่อแรงกระแทกสูงสุด

# 3.9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพอลิเมอร์ – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท โดยเทคนิคหลอม โดยใช้ความร้อน

#### 2.9.3.1 พอลิโพรพิลีน

Ding et al., 2004 ศึกษาการเตรียมพอลิโพรพิลีน - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท เตรียมโดยเพิ่มขั้วของพอลิโพรพิลีนด้วยมาลิอิกแอนไฮไดรค์เพื่อใช้เป็นตัวประสาน โดยเติมใน ปริมาณน้อยมากเพื่อให้สมบัติของพอลิโพรพิลีนยังคงเดิม เตรียมการผสมด้วยเทคนิคหลอมโดยใช้ ความร้อน แปรปริมาณดินเหนียวปรับสภาพในสัดส่วน 1, 2, 4 และ 6 wt% เมื่อศึกษาโครงสร้างของ ชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การเติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ d - spacing ของดิน เหนียวเพิ่มสูงขึ้น จากมุมการกระเจิงของรังสีเอกซ์ 6.94° ลดลงเหลือ 3.62° และโครงสร้างของดิน เหนียวในพอลิโพรพิลีนเป็นแบบอินเตอร์การ์เลชัน ทคสอบสมบัติทางกวามร้อนด้วยเครื่อง TGA พบว่า การเติม MMT ในปริมาณ 2 wt% ทำให้ความเสลียรทางความร้อนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ พอลิโพรพิลีนบริสุทธิ์และเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DSC ความเป็นผลึกของพอลิโพรพิลีนนาโนคอม โพสิทเพิ่มสูงขึ้น แต่ Tg ลดลงเมื่อมีการเติมดินเหนียวปรับสภาพในปริมาณมากขึ้น

Zhang et al., 2004 ศึกษาพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทระหว่างพอลิโพรพิลีนและดิน เหนียวชนิดโซเดียมมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีก่า CEC เท่ากับ 115 meq/100 g ปรับสภาพดินเหนียว ด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดออกตะเดกซิลเอมีน ปรับสภาพขั้วของพอลิโพรพิลีนด้วยมาเลอิกแอนไฮ ใครค์ภายในเกรื่องผสมแบบปิดที่อุณหภูมิ 180°C นาน 15 min เตรียมการผสมด้วยวิธีหลอมโดยใช้ กวามร้อน โดยนำพอลิโพรพิลีนที่ปรับสภาพขั้วผสมกับมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในเครื่อง ผสมแบบปิดที่อุณหภูมิ 200°C นาน 15 min แปรปริมาณมอนท์โมริลโลไนท์ 1 - 4 wt% เมื่อศึกษา โครงสร้างของชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การเติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ d spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 12.0 Å เป็น 19.6 Å และโครงสร้างของชั้นดินเหนียวเป็นแบบ อินเตอร์คาร์เลชัน ทดสอบสมบัติทางความเสลียรทางกวามร้อนจากเครื่อง TGA พบว่า เมื่อเดิม มอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณ 2 wt% จะมีก่าอุณหภูมิการเสื่อมสลายเพิ่มสูงขึ้นกว่า 130°C เมื่อเทียบกับพอลิโพรพิลีนบริสุทธิ์

#### 2.9.3.2 พอลิเอทิลีน

Gopakumar et al., 2002 ศึกษาอิทธิพลของดินเหนียวที่กระจายตัวในพอลิ เอทิลีน ต่อสมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเอทิลีน - มอนท์โมริลโลในท์นาโนคอมโพสิท พอลิเอทิลีนโดยโครง สร้างเป็นพอลิเมอร์ที่ไม่มีขั้ว จึงต้องปรับสภาพด้วยการเพิ่มมาเลอิกแอนไฮไดรค์ ให้ชื่อย่อเป็น (PEg-MAn) โดยดินเหนียวที่เลือกใช้มี 2 ชนิดเป็นดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์บริสุทธิ์ (cloisite NA<sup>+</sup>) และดินเหนียวปรับสภาพทางการค้านาโนเมอร์ (Nanomer<sup>®</sup>, I.44PA) เตรียมการผสมแบบหลอม โดยใช้ความร้อนด้วยเครื่องผสมแบบปิดนาน 7 min ที่ 160°C, 60 rpm ปริมาตรห้องผสม 70% ขึ้น รูปชิ้นตัวอย่างแบบอัดให้มีความหนา 1.5 mm ที่ 150°C ตรวจสอบโครงสร้างของชั้นดินเหนียวด้วย เครื่อง XRD เมื่อนำ PE-g-MAn ผสมกับ I.44PA จะทำให้ชั้นดินเหนียวสามารถขยาย ระยะห่าง ระหว่างชั้นได้มากขึ้นดีกว่าพอลิเอทิลีนที่ไม่มีการเติมมาเลอิกแอนไฮไดรด์ และ PE-g-MAn ที่เติม cloisite NA<sup>+</sup> ที่ 1wt% ของการเติม I.44PA มีโครงสร้างแบบเอกโฟลิเอชัน เมื่อเพิ่ม I.44PA ใน ปริมาณ 5wt% จะมีก่ามอดุลัสเพิ่มขึ้นประมาณ 30% และเมื่อเพิ่ม I.44PA ในปริมาณ 10% สามารถ เพิ่มค่ามอดุลัสได้ถึง 53%

Hotta *et al.,* 2004 ศึกษาการเตรียมพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ – ดินเหนียว นาโนคอมโพสิท เลือกใช้ดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีค่า CEC เท่ากับ 92 meq/100 g และใช้ สารลดแรงตึงผิวชนิดไดเมทิลบิส (ไฮโดรจีเนตทอลโล) แอมโมเนียม และชนิดไตรเมทิล(ไฮโครจี เนตทอลโล) แอมโมเนียม ทำการผสมโดยเทคนิคหลอมโดยใช้ความร้อนภายในเครื่องอัดรีดสกรูลู่ และปรับสภาพขั้วของพอลิเอทิลีนด้วยมาเลอิกแอนไฮไดรด์ แปรปริมาณมอนท์โมริลโลไนท์ใน ปริมาณ 0.8 - 6.9 wt% ศึกษาอิทธิพลของหมู่สารลดแรงตึงผิวที่แตกต่างกันและการปรับสภาพขั้ว เอทิลีนที่มีผลต่อการสังเคราะห์พอลิเอทิลีน - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท พบว่า การเติมสารลดแรง ดึงผิวทำให้ d - spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นเป็น 18.0 Å และเมื่อตรวจสอบโครงสร้างของชั้น ดินเหนียวในพอลิเอทิลีน ระยะห่างระหว่างชั้นลดลงเนื่องจากแรงเจือนจากเครื่องอัดรีดสกรูคู่ทำให้ ระยะห่างระหว่างชั้นลดลง ทดสอบสมบัติเชิงกลพบว่า เมื่อเดิมมอนท์โมริลโลไนท์ที่ปรับสภาพ ด้วยสารลดแรงดึงผิวชนิดไดเมทิลบิส (ไฮโครจีเนตทอลโล) แอมโมเนียม ในปริมาณ 6.9 wt% มี สมบัติเชิงกลสูงสุด และทดสอบสมบัติการกั้นการซึมผ่านก๊าซพบว่า เมื่อเดิมมอนท์โมริลโลไนท์ มริลโลไนท์ มากขึ้นการกั้นการซึมผ่านก๊าซเกิดขึ้นได้ยาก เพราะอนุภาคดินเหนียวขัดขวางการแพร่ผ่านของก๊าซ Wang et al. 2003 ศึกษาการเตรียมพอลิเอทิลีน – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท โดย

ใช้ดินเหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีก่า CEC เท่ากับ 96 meq/100 g และมีระขะห่างระหว่างชั้น เท่ากับ 15 Å ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงดึงผิวชนิดเฮกซะเดกซิล ไตรเมทิล แอมโมเนียม โบรไมด์ และเตตระบิวทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ ใช้วิธีหลอมโดยใช้กวามร้อนด้วยเครื่องผสมสอง ลูกกลิ้ง ตรวจสอบโครงสร้างพอลิเอทิลีน – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทด้วยเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การเติมสารลดแรงดึงผิวชนิดเฮกซะเดกซิลไตรเมทิล แอมโมเนียมโบรไมด์ ทำให้ d spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 15 Å เป็น 38.7 Å และการเติมสารลดแรงดึงผิวชนิดเตตระบิว ทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ทำให้ d - spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 15 Å เป็น 16.9 Å เมื่อผสม ดินเหนียวปรับสภาพในพอลิเอทิลีน โครงสร้างของชั้นดินเหนียวเป็นแบบอินเตอร์การ์เลชัน ระยะ ห่างระหว่างชั้นของดินเหนียวขยายเพิ่มสูงขึ้น กรณีเติมดินเหนียวเป็นแบบอินเตอร์การ์เลชัน ระยะ ห่างระหว่างชั้นของดินเหนียวขยายเพิ่มสูงขึ้น กรณีเติมดินเหนียวที่ปรับสภาพด้วยเฮกซะเดกซิลไตร เมทิล แอมโมเนียมโบรไมด์ 1% 2% และ 5% ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้นเป็น 38.7 Å 40.6 Å และ 38.8 Å ตามลำดับ ส่วนการเติมดินเหนียวปรับสภาพด้วยเตตระบิวทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ก่าระยะ ห่างระหว่างชั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อทดสอบสมบัติการป้องกันการติดไฟพบว่า เมื่อเติมดิน เหนียวปรับสภาพจะทำให้ป้องกันการติดไฟได้ดีขึ้น เพราะอนุภากดินเหนียวขัดขวางการเผาไหม้ การเผาไหม้เกิดได้ช้าลงประมาณ 32 %

Zhai et al., 2004 ศึกษาการเตรียมพอลิเอทิลีน – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิท โดย นำพอลิเอทิลีนปรับสภาพขั้วด้วยมาเลอิกแอนไฮไดรด์ เลือกใช้ดินเหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์ และปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดอัลกิลไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ และใช้วิธี หลอมโดยใช้ความร้อนด้วยเครื่องผสมแบบปิดนาน 4 min ที่ 175°C แปรปริมาณมอนท์โมริลโล ในท์ 1, 3 และ 5 wt% เมื่อศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การ เติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ d - spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 23.6 Å เป็น 37.4 Å และเมื่อ ศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียวเป็นแบบอินเตอร์คาร์เลชัน ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับ 55.9 Å 39.8 Å และ 40.1 Å ตามลำดับ ศึกษาสมบัติทางความร้อนโดยใช้เครื่อง TGA และ DSC พบ ว่า การเติมมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณ 1 wt% มีสมบัติทางความร้อนเพิ่มสูงขึ้น อุณหภูมิการเสื่อมสลายเพิ่มขึ้นจาก 426.5° เป็น 468.2° อุณหภูมิการเกิดผลึกไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ประมาณ 2°C

## 2.9.3.3 พอลิเอไมด์

Liu et al., 2003 ศึกษาการเตรียมและการสังเคราะห์ในลอน 11 - ดินเหนียวนาโน กอมโพสิท โดยเลือกใช้ดินเหนียวชนิดมอนท์โมริลโลในท์ (Nanomer<sup>®</sup> I.34TCN) เตรียมโดย เทคนิคหลอมโดยใช้ความร้อน แปรปริมาณมอนท์โมริลโลในท์ 1, 2, 4 และ 8 wt% ทำการผสม โดยใช้เครื่องผสมแบบปิดที่อุณหภูมิ 220°C เมื่อศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การเติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ d - spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 14 Å เป็น 25 Å และโครงสร้างของชั้นดินเหนียวภายในในลอน 11 เป็นแบบเอกโฟลิเอชัน (กรณีที่ใส่ มอนท์โมริลโลในท์น้อยกว่า 4 wt%) เมื่อมีปริมาณมอนท์โมริลโลในท์มากกว่า 4 wt% โครงสร้าง ของชั้นดินเหนียวเป็นแบบอินเตอร์การ์เลชัน ทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเครื่อง TGA ก่าความ เสลียรทางความร้อนสูงขึ้นประมาณ 20°C เมื่อเติมมอนท์โมริลโลในท์ในปริมาณ 2 wt% สมบัติ เชิงกล ก่าความทนต่อแรงดึงเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 100 % เมื่อเติมมอนท์โมริลโลในท์มริลโลในท์น้อยกว่า 4 wt%

#### 2.9.3.4 พอลิคาร์โบแลคโตน

Gorrasi et al., 2003 ศึกษาการเตรียมและการสังเคราะห์พอลิการ์ โบแลก โตน - ดิน เหนียวนาโนคอมโพสิท โดยใช้ดินเหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์ที่มีก่า CEC เท่ากับ 92 meq/100 g และมีระยะห่างระหว่างชั้นเท่ากับ 12 Å ปรับสภาพดินเหนียวด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดเมทิลบิส (2 ไฮดรอกซีเอทิล) แอมโมเนียม แปรสัดส่วนดินเหนียวปรับสภาพในปริมาณ 1, 3, 5 และ 10 wt% และใช้เทกนิกหลอมโดยใช้กวามร้อนในการผสม เมื่อศึกษาโกรงสร้างของชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การเติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ d - spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้น และ โกรงสร้างของชั้นดินเหนียวเป็นแบบเอกโฟลิเอชัน อนุภากดินเหนียวปรับสภาพจะทำให้เกิดการ กั้นการซึมผ่านของก๊าซดีขึ้น ทดสอบสมบัติทางกวามร้อนด้วยเครื่อง DSC และ TGA พบว่า Tg เพิ่ม สูงขึ้นเล็กน้อย และ Td ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

#### 2.9.3.5 พอลิเมทิล เมทาอะไครเลท

Salahuddin et al., 2001 ศึกษาการเตรียมพอลิเมทิล เมทาอะไครเลท – คินเหนียว นาโนคอมโพสิท ใช้คินเหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์ที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดไดเม ทิลเบนซิลไฮดครจีเนททอลโลแอมโมเนียมคลอไรด์ ระยะห่างระหว่างชั้นของคินเหนียวก่อนทำ การปรับสภาพเท่ากับ 12 Å เมื่อทำการปรับสภาพระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับ 18 Å เตรียมการผสมแบบหลอมโดยใช้ความร้อน แปรปริมาณมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพ 0 - 1 wt% เมื่อศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า โครงสร้างของชั้นดิน เหนียวเป็นแบบเอกโฟลิเอชัน ทดสอบสมบัติทางกวามร้อนด้วยเครื่อง TGA ค่าความเสถียรทาง ความร้อนเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 200 - 400°C เมื่อเพิ่มปริมาณมอนท์โมริลโลไนท์เท่ากับ 1 wt%

# 2.9.3.6 พอลิเอทิลีนไวนิลอะซีเตท

Riva et al., 2002 ศึกษาการเตรียมพอลิไวนิลอะซีเตท – ดินเหนียวนาโนคอมโพ สิท ใช้ดินเหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์ที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงดึงผิวชนิดออกตะเดกซิล แอมโมเนียม โดยใช้พอลิไวนิลอะซีเตทที่มีไวนิลอะซีเตทเป็นองก์ประกอบ 19% เตรียมการผสม ด้วยเทกนิคหลอมโดยใช้กวามร้อนภายในเครื่องผสมแบบปิด ที่อุณหภูมิ 120°C, 60 rpm นาน 10 min เมื่อศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การเติมสารลดแรงดึง ผิวทำให้ d - spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 15 Å เป็น 20 Å และโครงสร้างของชั้นดินเหนียว ในพอลิไวนิลอะซีเตท – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทเป็นแบบเอกโฟลิเอชัน ทดสอบสมบัติทาง กวามร้อนจากเครื่อง TGA, DSC และ DMTA พบว่า มีความเสลียรทางกวามร้อนสูงขึ้นเมื่อเติม มอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณ 10 wt%

Tang et al., 2002 ศึกษาการเครียมพอลิไวนิลอะซีเตท – คินเหนียวนาโนคอมโพ สิท ใช้คินเหนียวชนิคมอนท์โมริลโลไนท์ที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิคเฮกซะเคกซิลไตร เมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ ทำการผสมด้วยวิธีหลอมโดยใช้ความร้อนภายใต้เครื่องบดสองลูกกลิ้ง โดยเติมมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพในปริมาณ 5 และ7 wt% ผสมพอลิไวนิลอะซีเตทกับมอนท์ โมริลโลไนท์ที่มีความแตกต่างระหว่างขนาดของอนุภาค MMTa (38 nm) และ MMTb (48 nm) เมื่อศึกษาโครงสร้างของชั้นคินเหนียวจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การเติมสารลดแรงตึงผิว ทำให้ d - spacing ของคินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 14 Å เป็น 37.8 Å เมื่อศึกษาโครงสร้างของชั้นคิน เหนียวภายในเนื้อพอลิไวนิลอะซีเตทจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า โครงสร้างของชั้นคิน เหนียวภายในเนื้อพอลิไวนิลอะซีเตทจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า โครงสร้างของชั้นคิน พอลิไวนิลอะซีเตท – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทมีอัตราการคลายความร้อนลดลง 40% เมื่อเติมดิน เนียว MMTa และ 34% เมื่อเติมดินเนียว MMTb

Zanetti et al., 2001 ศึกษาการเตรียมพอลิไวนิลอะซีเตท – ดินเหนียวนาโนคอมโพ สิท โดยใช้พอลิไวนิลอะซีเตทที่มีไวนิลอะซีเตทเป็นองก์ประกอบที่แตกต่างกันคือ 12 และ 19 wt% ใช้ดินเหนียวชนิดฟูออร์โรเฮกโทไรท์ที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดออกตะเดกซิล แอมโม เนียมและอะมิโนเดเดกกาโนอิก ทำการผสมด้วยเทคนิกหลอมโดยใช้ความร้อน ผสมภายในเครื่อง อัครีดแบบสกรูกู่ แปรปริมาณมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพเท่ากับ 1 - 10 wt% เมื่อศึกษาโครง สร้างของชั้นดินเหนียวจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การเติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ d spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นจาก 14 Å เป็น 17 Å และเมื่อศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียว ภายในพอลิไวนิลอะซีเตทเป็นแบบเอกโฟลิเอชัน ตรวจสอบสมบัติทางกวามร้อนจากเครื่อง TGA พบว่า สมบัติทางด้านกวามร้อนเพิ่มขึ้นเมื่อเติมดินเหนียวปรับสภาพในปริมาณ 10 wt%

Zhang et al., 2003 ศึกษาการเตรียมพอลิไวนิลอะซีเตท – ดินเหนียวนาโนคอมโพ สิท โดยใช้พอลิไวนิลอะซีเตทที่มีไวนิลอะซีเตทเป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกันคือ 28.40.50 และ wt% ปรับสภาพคินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดออกตะเดกซิลไตร 80 ใคออกตะเดกซิล ใคเมทิลแอม โมเนียม โบร ไมด์และ ไตรซึทิลเมทิล เมทิลแอม โมเนียม โบร ไมด์ ้แอมโมเนียมโบรไมด์ พบว่า การเติมสารลดแรงตึงผิวจะทำให้ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มสงขึ้น จาก 13.29 Å เป็น 19.8 Å 36.17 Å และ 37.23 Å ตามลำดับ ทำการเตรียมด้วยเทคนิคหลอมโดยใช้กวาม ร้อนที่อุณหภูมิ 120°C และแปรปริมาณคินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ในปริมาณ 3, 5 และ 10 wt% ้เมื่อศึกษาโครงสร้างของชั้นคินเหนียวภายในเนื้อพอถิไวนิลอะซีเตทจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การเติมมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวทั้ง 3 ชนิด โครงสร้างของชั้นดิน เหนียวเป็นแบบอินเตอร์คาร์เลชันระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มสูงขึ้น เมื่อตรวจสอบสมบัติทางความ ้ร้อนด้วยเครื่องเทอร์โมกราวิเมตตริกพบว่า พอลิไวนิลอะซีเตท – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทที่ปรับ ้สภาพดินเหนียวด้วยสารถดแรงตึงผิวชนิดออกตะเดกซิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ มีความ ้เสถียรทางความร้อนสูงกว่าดินเหนียวปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดอื่นๆ

#### 2.9.3.7 พอลิคาร์บอเนต

Wang et al., 2003 ศึกษาการเตรียมพอลิการ์บอเนตผสมกับอะไกรโลไนไตรล์ บิวตะไดอีน สไตรีน และเติมดินเหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพ ปรับสภาพดินเหนียว ด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดเฮกซะเดกซิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ พบว่า ระยะห่างระหว่างชั้น เพิ่มสูงขึ้นจาก 13 Å เป็น 22 Å ทำการผสมพอลิเมอร์ผสมและดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ปรับ สภาพด้วยเทคนิคหลอมโดยใช้ความร้อนภายใต้การผสมด้วยเครื่องผสมสองลูกกลิ้ง เมื่อเติมดิน เหนียวชนิดมอนท์โมริลโลไนท์ในปริมาณ 5 wt% ในพอลิเมอร์ผสม โครงสร้างของชั้นดินเหนียว เมื่อตรวจสอบจากเครื่อง XRD และ TEM พบว่า มีโครงสร้างแบบอินเตอร์คาร์เลชัน ระยะห่าง ระหว่างชั้นดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้น เมื่อศึกษาความเสลียรทางความร้อนด้วยเครื่องเทอร์โมกราวิเมต ตริกพบว่า ความเสลียรทางความร้อนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเติมดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์ปรับสภาพใน ปริมาณ 5 wt%

## 2.9.3.8 พอลิสไตรีน

Limpanart et al., 2005 ศึกษาการเตรียมพอลิสไตรีน – ดินเหนียวนาโนคอมโพ สิทด้วยวิธีหลอมโดยใช้ความร้อนระหว่างพอลิสไตรีนและมอนท์ริลโลไนท์ปรับสภาพ เลือกใช้สาร ลดแรงตึงผิวชนิดไดออกตะเดกซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ ดินเหนียวมอนท์โมริลโลไนท์มี ค่า CEC เท่ากับ 96 meq/100 g และแปรปริมาณสารลดแรงตึงผิวในการสังเคราะห์ 0.5 และ 2 mmol ตามลำดับ ให้ชื่อเป็น D1805 และ D1820 เมื่อตรวจสอบโครงสร้างของชั้นดินเหนียวด้วยเครื่อง XRD และ TEM พบว่า การเติมสารลดแรงตึงผิวทำให้ d - spacing ของดินเหนียวเพิ่มสูงขึ้นเป็น 29 Å (D1805) และ 38 Å (D1820) ตามลำดับ การเติม MMT ปรับสภาพ D1805 และ D1820 ในพอลิส ไตรีนจะทำให้ชั้นดินเหนียวมีโครงสร้างแบบอินเตอร์การ์เลชัน ตรวจสอบปริมาณความแตก ต่าง ของปริมาณสารลดแรงดึงผิวจาก TGA พบว่า ปริมาณของน้ำหนักที่หายไปเมื่ออุณหภูมิสูงของ D1820 มีปริมาณมากกว่า D1805 ซึ่งตรงตามผลของการสังเคราะห์ D1820 มีปริมาณของสารลดแรง ดึงผิวมากกว่า D1805